世界知的所有権機閥

掛 H

公開された国際出願 特許協力条約に基づいて



8757

96

S

CN, JP, KK,

国際調查報告每

(51) 国際特許分類6		Ü	(11) 国際公開番号	.8E/960M
G02F 1/37		A1		
		<u> </u>	(43) 国際公開日	1996年12月5日(05.12.
(21) 国欧出版番号(22) 国欧出版目	PCT/IP96/01472 1996年5月30日(30.05.96)	.05.96)	(74) 代理人 弁理士 山本務策(YAMAMOTO, Shusaka)	O. Shusaku)
(30) 優先権データ		`	〒540 大阪府大阪市中央区域見一丁目2番27号 クリスタルタワー15階 Ossita, (JP)	3一丁目2番27号(JP)

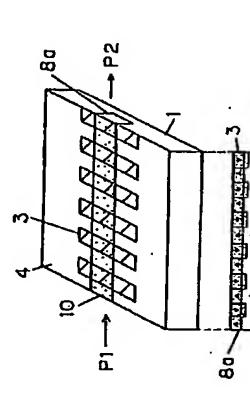
請求の範囲の補近の期限前であり、補正春受債の際には再公開される。 格什公屈母類 (81) 指定因 松下低器菌菜株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.)[IP/IP] 〒571 大阪府門真市大字門真1006番地 Omba, (IP) 2 12 北岡麻夫(KITAOKA, Yasno)[TP/TP] 〒586 大阪府河内長野市緑ヶ丘中町16-14 Osaka, (TP) 〒572 大阪府寝凰川市三井南町30-5-206 Osaba, (JP) (米国を除くすべての指定国について) 〒569 大阪府高城市上土盆三丁目30-4 Osaka, (JP) 1995年6月2日(0206.95) 1995年7月4日(04.07.95) 加磨 做(KATO, Makoto)[JP/JP] 〒662 兵與県西宮市松園町10-43 Hyogo, (JP) (79) 本昭名/田政人(米四にしいての4) 山本和久(YAMAMOTO, Kazubisa)[IP/IP] 木內公典(MIZUUCHI, Kiminori)[TP/JP] (72) 発明者: および 特函平7/136471 (川) 出風人 (22) 国政社 (22) 国政社 (30) 低先

(54) TILO : OPTICAL DEVICE, LASER BEAM SOURCE, LASER APPARATUS AND METHOD OF PRÒDUCING OPTICAL DEVICE

(34) 発明の名称 光索子、レーザ光苡及びレーザ装配並びに光珠子の製造方法

(57) Abstract

om a LiTaO3 substrate (1), an optical waveguide is formed. This structure is annealed at low temperature so that the refractive index increased due to a high-temperature heat treatment is decreased to obtain a stable proton exchange layer (8a), which forms a stable optical wavelength conversion device. In consequence, a phase matching wavelength becomes constant and the fluctuation of harmonic output can be eliminated. Therefore, a high-reliability optical wavelength conversion device is provided using a nonlinear optical effect. After a polarization inversion layer (3) is formed



... direction of polarization $\widehat{\Xi}$

要的 1 വ

これにより位相整合波長が一定で高調波出力の変動がなくな 信頼性の高 ールすることで高温熱処理時に生じ いれが安定な光波 この TBO,基板1に分極反転層3を形成した後、光導液路を形成する。 非線形光学効果を用いた光波長変換素子に関し、 か形成し、 Q ∞ た屈折率上昇を低下させた安定プロトン交換層 うに形成された光波長変換索子を低温アニ 長変換素子となる。 これによって、 い来子を協供する **16**

ポポルロススシススをスチトクトトウクアウグニルーシーウンロロネワャージルルリクガメズィラトサアダエガヴヴガジドゴキクコニランリベエドルア親 デーニキ ン タニ 一十 合スナンルアア ド ンス ド 衆タムンルアア ド シス ト ウストンルア ド シス ト ウィ ロン ポポルロススシススセスチトタトトトウウアウヴ 情報としての用途のみ ・フレット第一頁にPCT加盟国を同定するために使用される リセスリレリルラキキマケヴァキキマメニオノニ ヒンリペソトクトナルダケィリンーラキジラーュ テトラリトアセヴュドガドア ゴリウシェンルー ングンア ニンイ ヴスニ共 ルタイコーダウ・ ユア ル 共心旧国 ア ニー NNNNKKKK KCCCHORKOL 国際出國 CTに払んいた公田 フリカ共和国 79 アアオアポバペプブペブペカ中コスコカ中キチルルー」ゼスルルルルナララナ央ンイー 7国ュエバメススルニバギギガンジルダアゴストル ーッニニトトバアドーナリ ルー フ・ー バコアリライ・ス・ア ショ ジン 共アリライ・ス・ア ショ ジン 共 アンジへ フ 共 が 国 ム本を国

WO 96/38757

PCT/JP96/01472

光林子、レーザ光順及びレーザ装置並びに光紫子の製造方法

技術分野 S

每 分野における使用に適した光被長突換索子等の光索子、ワーザ光領及びレーザ 本発明は、コヒーレント光を利用する光情報処理分野あるいは光応用計測制 世、ならびに光索子の製造方法に関するものである。

10

罪 このレーザ光源は、半導体レーザ20と固体レーザ結晶21なよび非線形光学 図1を参照しながら、光波長歿袋乗子を用いた従来のレーザ光顔を説明する 晶であるKNbO。による光波長変換策子25より基本的に構成されている。

6 瓦 0 46 ~ P 7 ーザ20の個へは出始されることなく、光放長変換素子25の側に反射される。 固体レーザ結晶 2 1の入射面には全反射 3 ラー 2 2が形成されている。この全 **封ミラーは、彼長947nmの光の88%を反射するが、彼長が800nm帯** 導入されるが、固体レーザ結晶21で生成された液長947nmの光は半導体 及び23は、波長947nmの光のとって共振器(キャビィティ)を形成して り、この共振器内で、基本液P1となる847nmの発振を生じさせることが 光は描述する。このため、ポンプ光P 1 a は、数母良く固体ワーザ結晶 2 1 内 更に、光波長竅換案子25の出力側にも、彼長947mmの光の99%を反射 図1に示されるように807nmで路板する半部体レーザ20より出たポン 光P1aをレンズ80にて栄光し、固体レーが結晶21であるYAGを励粒す 400 n m 帯の光は遊過する ミラー28 が配置されている。これらの ミラー2 きる。

20

か ミラー22および23で規定される共振器の中に光波長変換案子25が挿入

23

被P1のパワーは1W以上に達する。このため、基本被P1から高調液P2への れ、それによって高闘液P2が発生することになる。共振器の内部における基本 500mW出力の半導体フ **変換が増大し、高いパワーを持つ高調液が得られる。** ーザを用いて、1mWの高調波が得られる。

S

る。図示されている光波長変換集子は、波長840mmの基本波が入射されると、 その基本彼に対する第二次高間波(液長420nm)を発生する。このような光 波長変換素子は、K. Mizuuchi, K. Yamamoto and T. Taniuchi, Applied Physics L 次に、図2を参照しながら、光導波路を有する従来の光波長変換案子を説明す etters, Vol 58, 2732ページ, 1991年6月号に開示されている。

10

3 が周期的に配列されている。LiTaO。基板1のうち、分極反転圏3 が形成 この光波長変換素子では、図2に示されるように、LiTa03 基板1に光導 液路2が形成されており、光導波路2に沿って分極の反転した層(分極反転層) されていない部分は、非分極反転層4となる。

15

15

基本液 b 1 が光導波路 2 の一端(入射面 1 0)に入射すると、高調液 b 2 が光 光導波路2を伝搬する光は、分極反転層3と非分極反転層4とが作る周期構造の 影響を受けるため、発生する高調液P2と基本液P1との間にある伝数定数の不 被長変換素子の内部で生成され、光導液路2の他端から出力される。このとき、 プロトン交換法により作製された光導波路2 整合が、分極反転層 3 および非分極反転層 4 の周期構造によって補償される この光波長変換素子は高い効率で高調波P2を出力することができ このような光波母変換策子は、 の結果、

このような光波長変換索子の製造方法を説明す 以下に、図3を参照しながら、

基本構成要素として有している。

20

まず、図3のステップS10において、分極反転層形成工程を行う。

25

まず、LiTaO。基板1の主面を覆うようにTa膜を堆積し より野笛には、

た後、通常のフォトリングラフィ技術及びドライエッチング技術を用いてTa膜 をストライプ状にパターニングして、Taマスクを形成する。 次に、Taマスクで主面が覆われたLiTaO。基板1に対して、260℃で Taマスクで覆われていない部分に厚さ 0. 5μmのプロトン交換層を形成する この後、HF: HNF。の1:1週合液を用いた2分間のエッチングによって、 20分間、プロトン交換の処理を行う。こうして、LiTa0, 若板1のうち、 Taマスクを除去する。

Ŋ

550℃の温度で1分間の熱処理を行うことにより、各プロトン交換層 内に分極反転層を形成する。 熱処理の温度上昇レートは50℃/秒、冷却レート は10℃/砂とする。LiTa0。基板1のうちプロトン交換がなされていない 部分にへっくて、プロトン交換がなされた部分ではLiの量が減少している。そ のために、プロトン交換層のキュリー温度は低下し、550℃の温度でプロトン Taマスクのパターンを反映したパターンを持つプロトン交換圏を形成すること この熱処理によった、 交換層内に部分的に分極反転層を形成することができる。

2

次に、図3のステップ2において、北海波路形成工程を行う。

15

より詳細には、ステップ2は、大きく、ステップ821、ステップ822及び ステップ 528 に分かれる。ステップ 521 でマスクパターンを形成し、ステッ プS22でプロトン交換処理を行い、ステップS23で高温アニールを行う。

これらの工程を説明する。 20

ステップ 521で、光導波路を形成するための「8マスクを形成する。この「 aマスクは、Ta酸にスリット状の開口部(幅4μm、長さ12mm)を形成し たものである。ステップS22では、このTaマスクで覆われたLiTaO。基 260℃、16分間のプロトン交換処理を行うことによって、一 方向に直線的に延びる高屈折率層(厚き 0.・5 μm)をLiTaO。基板1内に 形成する。この荷屈折率層が最終的には導波路として機能することになる。しか 板1に対した、

23

向及び横方向に拡大し、Liを高屈折率層中に拡散させる。こうして、高屈折率 で420℃の1分間アニールを行う。このアニールによって、 萬屈折率層を縫方 る。結果的に、Taマスクのスリット直下に位置する領域(高屈折率層)の屈折 率は、他の領域の屈折率よりも0.08程度上昇し、高屈折率層は光導波路とし このままではプロトン交換された哲分(高屈折邸圏)の非線形性が劣化して 暦のプロトン交換濃度を低下することによって、非線形性を回復することができ 2 Taマスクを除去した後、ステップS いる。この非線形性を回復するため、 て機能する。

K

及びARコート工程(ステップS50)を行うことによって、光波長変換案子が 次に、保殿腹形成工程(ステップS30)、端面研磨工程(ステップS40) 完成する。

10

ここで、導液路に沿って周期的に配列された分極反転層の配列周期を10. 4 mとすれば、3 次の類似位相強合構造を形成することができる。

40nmの基本波P1(パワー27mW)に対して、パワー0.13mWの高調 上記光波長変換素子によれば、光導波路2の長さを9mmにした場合、波長8 被P2が得られる(歿数効率0.5%)。

15

彼P 2が得られる(歿複効率1%)。本願発明者らは、このような光波長歿換素 3mWの高調 1次の類似位相整合構造を形成する場合は、分極反転層の配列周期を3. 子と半導体レー

ナを組み合わせる

ことによって、
青色レー

光を出力する . 0 mにすればよい。この場合、27mWの基本波P1に対して、 光版を賦作したいる。

8

れる基本波の液長は一定に維持されるのに、光波長変換素子の位相螯合波長がシ の結果、高調液が得られなくなるといった問題がある。半導体レーザから出射 このような光波長変換業子には、時間が経過すると位相難合波長が変化し、

なに ij フトすると、高間液の出力が徐々に低下し、ついにはゼロになってしまう 25

ザ光源をレーザ装置や光ディスク装置に組み込むことにより、これらの装置をJ 本発明の目的は、レーザ光源の安定化、商出力化を図り、また、商出力のレ 型・軽量化することを目的としている。

発明の開示

Ŋ

ロトン交換層を形成する工程と、眩基板を120℃以下の温度で1時間以上熱処 本発明の光衆子の製造方法は、LiNb、Ta_{1-x}Og(0 MX 1)基板にフ **理するアニール工程とを包含する。**

前配アニール工程は、50℃以上90℃以下の温度で行うことが好ましい。

10

前記プロトン交換層を形成する工程は、散基板に対してフ ロトン交換処理を行う工程と、眩基板を150℃以上の温度で熱処理する工程と 前配アニール工程は、温度を徐々に低下させる工程を包含してもよい。 ある奥施形顔では、 を包含する。 ある奥施例形倣では、前記プロトン交換層を形成する工程は、周期的に配列さ れた複数の分極反転層を前配基板内に形成する工程と、光導波路を眩蓋板の衰面 に形成する工程とを包含する。

15

本発明の他の光素子の製造方法は、LiNb、Tall、O, (0≤X≤1) 基極 に対してプロトン交換処理を行う工程と、飲基板に対して、少なくとも第1及び を包含しており、散策 2のアニールの温度は、眩第1のアニールの温度よりも200℃以上低い。 第2の熱処理を含む複数の熱処理を行うアニール工程と、

20

50℃以上80℃以下の温度で行うことが好ましい。 本発明の光素子は、LiNb,TB1-xO3(0≤X≤1)基板と、餃基板内に 形成されたプロトン交換層と、を備えた光繋子であって、使用時において散プロ トン交換層の屈折率が経時的に変化しない安定プロトン交換層から形成されてい 前配第2のアニールは、 8

ある契値形限では、前記プロトン交換層の少なくとも一部は、光導液路を構成

路に沿って周期的に配列された分極反転構造とを備えており、散光導波路及び散 **ザ光を受け取り、骸レーザ光を高調波に竅換する光波長竅換緊子とを備えた光源** であって、眩光彼長変換棄子は、眩レーザ光をガイドする光導被路と、眩光導波 分極反転構造は、使用時において屈折率が経時的に変化しない安定プロトン交換 半単体フーザイ、阪半単体フーサグで田的されてフ 本発明のフーザ光源は、 層から形成されている。

B

本発明の他のレーザ光源は、基本液を出射する半導体レーザと、散基本液を伝 散ファイベーから出た基本液を受け取り、 えるシングルモードファイバーと、

高調波を生成する光波長変換素子であって、周期状分極反転構造を有している光 放長奴被茶子を備えている。

ある実施形態では、前記光波長変換素子が変調機能を有する。

前記光波長変換案子はLiNbrTal-xOg(0≤X≤1) 基板に形成されて いることが好ましい。

- **換棄子であって、周期状分極反転構造を有している光放長変換案子を備えている。** プ光を伝えるファイバーと、数ファイバーから出たホンプ光を受け取り、基本液 を生成する固体レーザ結晶と、散基本波を受け取り、高調波を生成する光波長変 本発明の更に他のレーザ光源は、ポンプ光を出射する半導体レーザと、数ポン 前配光液長変換素子は変調機能を有することが好ましい。
- 前記光波長変換素子はLiNb、Tal-xO』(0≤X≤1)基板に形成されて いることが好ましい。 2

る光波是変換素子であって、周期状分極反転構造を有している光波長変換業子を ポンプ光を出針する半路体フーザイ、販ポン 数基本液を伝えるシング ルモードファイバーと、餃ファイバーから数基本液を受け取り、高調液を生成す ある奥施形態では、固体レーザ結晶と光波長変換素子が一体化されている。 プ光を受け取り、基本液を生成する固体レーザ結晶と、 本発明の更に他のレーザ光源は、

備えている。

前配光液县変換素子が変調機能を有することが好ましい。

本発明の更に他のレーナ光原は、レーナ光を田野する存布福道型半導体レーザと、取フーナ光を増幅する半導体レーザアンプと、該増幅されたワーザ光を吸い取り、高鶴波を生成する光液長突破飛干であって、周期状分極反転構造を有したいる光波虫突破戦子を協えている。

വ

前配光被母歿換聚子が歿闘被能を有することが好ましい。

前記光波長変換素子はLiNb、Ta¹--、O。(OSXS1)基板に形成されていることが好ましい。

10 ある奥猫形態では、半導体レーザが液長ロックされている。

本路明の更に他のフーナ光源はでは、フーザ光を出針する半導体フーザと、周期状分極反抗権造と光導被略とが形成されている光波長変換素子とを備えたフーナ光源であった、散光導液路の幅および厚みが、それぞれ40 m m 以上である。世代派のあった、散光導液路の幅および厚みが、それぞれ40 m m 以上である。世紀光波段密換解子が密闊極能を右する贈が頃26に記載のフーザ光源。

15 前記光波長変換来子がLiNb_xTa_{1-x}O₃(0≤X≤1) 基板に形成されている。

める疾植形態では、恒咒光導液路がグフードイッド型である。

20

ある実施形態では、動作時に、前記半導体レーザに対して高周波が重畳される。 ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザからのレーザ光を前 記光波長変数素子伝えるシングルモードレァイベーを備えている。

ある奥施形態では、前記ワーザ光弧は、前記半導体フーザからのフーザ光を伝

22

えるファイバーと、駮ファイバーから出たワーザ光を受け取り、基本液を生成する固体レーザ結晶と、を備えている。

ある実施形態では、訂記半導体フーザ飛子は、分布帰還型半導体フーザであり間にフーザ光源は、分布帰還型半導体フーザや心のフーザ光を増幅する半導体フ

5 ーザアンプを更に備えている。

ある実施形態では、町配光波長変換業子には、光導被路が形成されており、数 光導液路の幅および厚みが、それぞれ 4 0 u m以上である。 本発明の街のフーザ被両は、契闘された紫外フーザ光を抜むするフーザ光値と、披紫外フーザ光の方向を残える偏向器とを備えたフーザ被置であった、数偏光路は被蛛外フーザ光をスクリーンに開野し、それによった数スクリーン上に強布された蛍光体やら赤、綾沢たは背色の光を発生させる。

ある 東施形態では、 前記フーザ光廊は、 半導体フーザとののフーザ光を 可配光被 要数 数素子伝える ングルモードファイベーを 偏えたいる。

 ある実施形配では、前記レーザ光源は、半導体レーザと、分布帰還型半導体レーザからのアーザ光を増幅する半導体レーザアンプとを更に備えている。

2

ある実施形態では、世間フーザ光源は、フーザ光を田野する半導体ワーザと、 数フーザ光をガイドする光導液路及び周期的分極反転構造が形成された光波長 数徴衆子を備えており、数光導液路の幅および厚みが、それぞれ40 m E 以上で れる。 本発明の更に他のレーザ被倒は、赤、緑及び青色のレーザ光を発生する3つのフーザ光値と、各フーザ光の強度を変化させる変調器と、各アーザ光の方向を変

ある実施形態では、動作時に、世記半導体フーザに対して両周波が重畳される。 ある実施形態では、前記フーザ光源は、半導体フーザム、高調液を生成する光 液長繁糠様子と、散半導体フーザやののフーザ光を前貯光液長繁複素子伝えるシングルモードレィムパーを臨えている。

S

10

ある実施形態では、哲記レーザ光源は、半導体レーザと、分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体フーザアンプとを更に備えている。

ある実施形骸では、首門フーザ光源は、レーザ光を出対する半導体レーザと、 酸フーザ光をガイドする光導液路及び周期的分極反転構造が形成された光液長変 被棄于を備えており、骸光導液路の幅および厚みが、それぞれ 4 0 m E 以上である。

15

本発明の更にものレーが披倒は、半部体レーナを含んだ少なへとも10以上のレーガ光筒と、サブの半導体ソーガと、被レーナ光源からの光の強雨を変化させる変調器と、スクリーンと、被レーザ光源からの光の方向を変化させ、被光で数スクリーンを走査させる偏向器と、を備えたレーザ被置であった、数サブの半導体フーザから出た光は数スクリーンの周辺的を走査し、数サブの半導体レーザから出た光の光路がさえざられた場合、数ワーサ光源からのフーザ光の既針を停止する。

20

20

ある実施形態では、旬記レーザ光源は、高調液を生成する光波長変換案子と、旬記半導体レーザやいのレーザ光を旬記光液長刻換業子伝えるシングルモードレッイバーを備えている。

25

もる実権形態では、哲記レーが光源は、前記半導体レーザイ、戦半導体レーザやいのレーザ光を伝えるレレイバーイ、散フレイバーから出たフーザ光を受け取り、基本液を生成する固体ワーザ結晶と、骸基本液かの萬調液を生成する光液母数酸素子んを備えている。

める実植形態では、世記フーナ光源は、哲記半導体ソーガは分布帰過型半導体フーガらもの、報分布帰過型半準体フーガやののフーガ光が増幅する半導体フーガンンが関に縮えている。

L)

ある実施形態では、前記レーザ光源は、前記半導体レーザからのレーザ光やガイドする光導液路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換珠子や備えて

おり、散光導波路の幅および厚みが、それぞれ40μm以上である。

2

本発明のフーザ装置は、半導体フーザを合んだ少なくとも1つ以上のフーザ光 源イ、財フーザ光源から放射されたフーザ光の右向を変化させ、スクリーン上を 数フーザ光で走査する偏向器と、を備えたフーザ装置であった、数フーザの一部 を受光すると信号を発生する20以上のディアクターを更に備えたおり、数偏向 器が数フーザ光で数スクリーンを走査する間に、数ディアクターが一定時間内に 信号が発生しない場合、数フーザ光源からのフーザ光の発生を停止する。

ある寅施形態では、晳配レーザ光源は、髙颙液を生成する光波县変換衆子と、 剒配半導体レーザからのレーザ光を萴配光波長変換案子伝えるシングルモードファイバーを備えている。

 もも実植形態では、世咒フーナ光源は、世咒半導体フーザは分布帰退型半導体フーザらもり、報分布帰過型半導体フーザやらのフーナ光や歯値する半導体フーザアンプを更に備えている。

PCT/JP96/01472

イドする光導被路及び周期的分極反転構造が形成された光被曼変換素子を備えて **ある 実 施 形 飯 で は、 旬 記 フー ザ 光 顔 は、 旬 記 半 導 体 フー ザ か の ワー ザ 光 歩 ガ** おり、散光導波路の幅および厚みが、それぞれ40μm以上である

本発明の更に他のレーザ被倒は、半導体フーザを含んだ少なくとも1 つ以上の レーザ光源と、各レーザ光の強度を変化させる変調器と、各レーザ光の方向を変 にさせる偏向器と、とを備え、散フーザ光源から出たフーザ光を2つ以上の光路 に分割し、2方向よりスクリーンを照射する。

S

前配半導体レーザからのレーザ光を前配光波長蛟換珠子伝えるシングルキードフ ある喫鮎形骸では、餀配フーザ光頌は、高調液を生成する光波長数数粽子と、 アイバーや縮えている。

2

ある実施形態では、哲咒フーガ光顔は、哲記半路体フーザム、散半導体フーザ **からのフーガ光を伝えるファイバーと、数ファイバーから田たフーガ光を致け取** り、基本被を生成する固体レーザ結晶と、数基本液から高調液を生成する光液長 **変被索子と、を備えている。** ある奥施形館では、前記フーザ光面は、前記半導体フーザは分布帰還型半導体 **ソーザかめり、 販分布船協型半導体フーザからのフーサ光を増幅する半導体フー** ザアンプを更に備えている。

15

める契権形態では、恒咒ブーザ光原は、値配半導体フーザからのフーザ光やガ イドする光導波路及び周期的分極反転権造が形成された光波長変換案子を備えて それぞれ404m以上である。 おり、飲光導液路の幅および厚みが、

20

20のフー

が治院により

20の

光路が形成し、

やしん

なか れのフーザ光窟が凹々の段間を取けている。 ある実施形態では、

2つの光路が時間的に切り替わる。 ある実施形骸では、 本発明の更に他のレーザ装置は、半導体レーザを含んだ少なくとも1つ以上の フーナ光原 7、 数フーナ光節 かっ 五 た フーナ 光 か 中 た に 一 が ま 1 の 光 学 味 **と、散平行ビームを空間変調する液晶セルと、鮫液晶セルから出た光をスクリー**

25

ンに照射する第2の光学茶とを備えている。

前配半蹲体レーザからのレーザ光を前配光波長変換案子伝えるシングルモー ある奥施形態では、前記レーザ光源は、南調液を生成する光波長変換素子 ファイバーを備えている。 ある実施形態では、前記ソーザ光源は、前記半導体レーザと、散半導体ソーザ **からのフーナ光を伝えるファイバーと、数ファイバーから出たフーサ光を敬い取** り、基本液を生成する固体レーザ結晶と、核基本液から高調液を生成する光液長 変換栞子と、を備えている。

S

ある実施形態では、前記ソーザ光顔は、前記半導体ソーザは分布帰還型半導体 フーザわめり、散分布稀遠型半導体フーザからのフーザ光を増幅する半導体フ ザアンプを更に備えている。

10

おり、彼光導波路の幅および厚みが、それぞれ40 mm以上であることを特徴と **おる 実 植 形 髄 か は、 恒 門 ソー 护 光 顔 は 、 哲 問 半 導 体 ソー ナ や の り ー ナ 光 か 女** イドする光導波路及び周期的分極反転構造が形成された光波長変換素子を備え する。

ある奥猫形髄では、光波虫炙換繋子の位相強合液長をずらすことでレーザ光照 ある実施形態では、前記サブの半導体フーザが赤外半導体フーザである。 射を止める。

数光波县変換素子を内蔵した光ピックアップと、 本発明の光ディスク装置は、ワーザ光を生成するワーザ光源と、基本波を高闘 数光ピックアップを移動させるアクチュエータとを備えた光ディスク装置であ 散ワーザ光頌から枚蛤された数ワーザ光は、光ファイバや介した、 故に変換する光波長変換索子と、 クアップに入射される。

20

ップの外部に配置され 前配光ピックア 哲問フーが光弧は、 七半路存フーナを合む。 ある異施形態では、

25

官的半導体フーザや心田哲されたフ ーサ光節は、 ある実施形態では、前記レ

96/01472

ザ光をポンプ光として前記基本被を生成する固体レーザ結晶を更に備えている。 ある実施形態では、前記固体レーザ結晶は、前配光ピックアップの外部に配置され、铍固体レーザ媒体によって生成された基本液が、前配光ファイバを介して ある奥施形館では、哲配固体フーザ結晶は、哲配光ピックアップの内部に配置され、数半導体フーザから出針された前配フーザ光が、哲配光ファイバを介した彼固体フーガに入営される。

前配光被長変換累子に入射される。

S

図面の簡単な説明

10 図1は、従来の短波長光源を示す図。

図2は、従来の光波母変換索子の構成図。

図3は、従来の方法による光波長変換索子の製造方法の工程フローチャート。

図4は、従来の光波長変換業子の高調液出力の時間変化を示す図。

図5は、従来の光波長変換素子の位相整合液長の経時変化を示す図。

15 図6は、従来の光素子の屈折率ែ路変化を示す図。

図7は、本発明の第1の英施例の光波長変換案子の構成図。

図8 A、図8 B、図8 C、図8 D及び図8 Eは、本発明の第1の実施例の光波長変換素子の製造方法の工程図。

図9は、本発明の第1の実施例の光波長変換素子の製造方法の工程フローチャ

20 - h.

図10は、アニール温度をパラメーターにした位相整合波長のアニール時間に対する変化を示す特性図。

図11は、アニール温度と位相整合液長変化量との関係を示す特性図。

図12は、本発明の第1の実施例の光液長変換素子の出力時間特性を示す図。

25 図13は、本発明の第1の実施例の光波長変換案子の位相整合波長および実効 屈折率の時間特性を示す図。

WO 96/38757

PCT/JP96/01472

図14は、本発明の第2の実施例の光液長変換案子の製造方法の工程フローチrート。

図15A、図15B及び図15Cは、本発明の第4の実施例の光素子の製造方法の工程図。

5 図16は、本発明の第5の実施例の光素子の製造方法の工程フローチャート。

図17は、本発明のレーザ光源の実施例の構造図。

図18A、図18B、図81C及び図18Dは、本発明のレーザ光源における 光波長変換紙子の製造工程図。 10 図19は、本発明のレーザ光源に使用する光液長変換素子の光導液路厚みと耐光損傷性の関係を示す特性図。

図20は、本発明の実施例のレーザ装置の構成図。

図21は、本発明の実施例のレーザ光源の構成図。

図22は、本発明の実施例のレーザ光源に使用する半導体レーザの構成図。

15 図・2 8 は、本発明の実施例のレーザ光源の構成図。

図24は、本発明の実施例のレーザ光源の構成図。

図25は、本発明の実施例のフーザ光源で分離タイプの権収図。

図26は、本発明の実施例のレーザ光源の構成図。

図27は、本発明の実施例のレーザ装置の構成図。

20 図28は、本発明の実施例のレーザ装置の自動停止装置の構成図。

図29は、本発明の実施例のアーザ装置の自動停止装置の制御系の図。

図30は、本発明の疾権例のアーザ装置の構成図。

図31は、本発明の実施例のレーザ装団の構成図。

図32は、本発明の実施例のレーザ被償の構成図。

25 図38は、本発明の実施例の光ディスク装置の構成図。

14

PCT/JP96/01472

発明を実施するための最良の形態

本國発明者らは、光導波路を有する前述の光波長変換案子について、時間が絶 過すると位相強合欲長が短くなり、高調波が出なくなる原因を考察した。 図4は、従来の光波母変換緊子について、その索子の作製直後からの締過時間 と高調液の出力との関係を示している。時間の経過に伴って、百調液出力は急減 に低下してゆくことがわかる。

ഗ

(n₂w-図5は、経過時間と位相整合被長との関係を示している。高調波出力は、索子 の作製質後から3日後には半分になる。このとき、位相整合波長が短波長側にシ フトしていることがわかる。位相整合波長 1 は分極反転周期 A と高調液、基本治 に対する奥効屈折率n2m及びnwにより決まる。より詳細には、ハー2 nw)・Aとなる。

2

实効屈扩率 分極反転回の国期Aは維時的に変化することなく、一定に維持されるので、位 相整合被長 Aの低下は、実効屈折率 n 2v及び n wの変化に超因すると考えられる 図6は、安効屈が率ngwと絶過時間との関係を示す。図6から、

ngwは、珠子作戦日から日が縮つにつれ低下していることがわかる。 本願発明者は、この原因を以下のように考える。

15

光母波路を形成する場合に行う400℃程度の高温処理が、プロトン交換層に 蛮等を導入し、その結果、プロトン交換層内に屈折率の上昇した層(変化層)が 形成される。この歪が時間の絶過とともに徐々に解放され、変化層の屈折率は4 米の面だ母に泊んこと作く。

20

定プロトン交換層になるには何年もかかる。なお、本願明細書では、常温(約 0℃~約50℃)での使用によっては、実効屈折率が経時的に低下しない状態に 変化層は安定したプロトン交換層になる。しかしながら、変化層がこのような安 商温アニール時に発生した金等によって、屈折率の上昇した変化層が形成され るが、その変化層の屈折率は時間の経過とともに元の大きさに戻り、最終的に、 あるプロトン交換層を、「安定プロトン交換層」と称することとする

25

このことを確認す 以上が、本願発明者の考える経時変化のメカニズムである。

のアニールを施した。この程度のアニール温度及び時間では、プロトン等の拡散 をほとんど生じないため、導液路は広がらない。このため、従来の考え方によれ

に、このアニールの後、時間の絶過とともに、屈が率は再び低下するという現象 ば、プロトン交換層の屈折率は何も変化しないはずである。ところが、発明者の 300℃1分間のアニールによって屈折率が再び上昇した。さら 実験によると、

S

本顧発明は、比較的に高い温度の熱処理によってプロトン交換層内に生じた歪 を緩和し、それによって、北波县変換漿子の経時変化を防止することができる

10

が観過された。

以下に、図面を参照しながら東施例を説明する

(実施例1)

図7を参照しながら、本発明の第1の実施例を説明する。

15

Ta0。基板1に形成され、光導液路に沿って複数の分極反転層3か周期的に配 9mmである。また、彼長850mmに対して動作するように、分極反転層 トの田七路が ら高間液P2が出射される。本実施例の光波長変換索子の長さ(導液路の長さ) 本実施例の光波長変換案子では、安定プロトン交換層からなる光導液路がし 列されている。光母液路の入力檔に基本液P1を入射することで、 7 µmに設定している。 3の一周期の長さを3.

以下に、図8Aから図8Eを参照しなから、光波長歿換兼子の製造方法を説明

20

ーーングした、 2 4 円で 通常のフォトリングラフィ技術及びドライエッチング技術を用 まず、LiTaO。基板1の主面を覆うようにT Taマスク6を形成する。本実施例で使用するTaマスク6は、幅1 いてTa膜(厚さ:約200~300nm)をストライプ状にパタ 図8Aに示されるように、 膜を堆積した後、

の配列周期は3.7μmである。Taマスク6で主面が覆われたLiTa03基 230°CE **加熱したピロ雑酸中に基板1の数面を14分間設すことによって実行される。こ** : 1 混合液 ストリッフ うして、LiTa0。基板1のうち、Taマスクで覆われていない部分に厚さ0 5 μmのプロトン交換層7を形成する。この後、HF:HNF,の1 長さが10mmのストリップが等間隔で配列されたパターンを持ち、 板1に対して、プロトン交換処理を行う。このプロトン交換処理は、 を用いた2分間のエッチングによって、Tョマスクを除去する。

S

次に、図8日に示されるように、550℃の温度で15秒間の熱処理を行うこ とにより、各プロトン交換層7内に分極反転層を形成する。熱処理の温度上昇レ ートは50~80℃/秒、冷却レートは1~50℃/秒とする。LiTaO。描 反1のうちプロトン交換がなされていない。部分にくらべて、プロトン交換がなさ れた部分ではLIの量(強度)が減少している。そのために、プロトン交換層フ のキュリー温度は他の部分よりも低下し、550℃の熱処理でプロトン交換層 7 内に即分的に分極反転回3を形成することができる。この熱処国によって、T8 マスク 6 の周期パターンを反映した周期的パターンを持つ分極反転層 3 を形成す ることができる。

9

15

(不図示)を形成する。このTa 基板1の上に堆積したTa膜 (厚さ:約200~800nm) にスリ いの路口地 か、導被路の平面レイアウトを規定することになる。導波路の形状は、直線的な Taマスクのパターンが決定される。Taマスクで覆われたLiTaO。基板1 に対して、260℃、16分間のプロトン交換処理を行うことによって、図80 に示されるように、LiTa〇。基板1のうちTaマスクの開口部の下に位置す 5 mm、幅5 mm、最な1 0mm)5を形成する。この直線状に延びるプロトン交換層5が、最終的には3 ものに限定されないことは言うまでもない。形成すくき導液路の形状に応じて、 ット状の開口部(幅4 mm、長さ12 mm)を形成したものである。 る餌域に、直線的に配びるプロトン交換層(厚さ 0. 次に、光導液路を形成するためのTBマスク

8

: 1混合液を用 901 HNE: た2分間のエッチングによってTBマスクを除去する。 田田 この後、 放路として機能することになる。

ールは、前述のように、基板1内でL1及びプロトンを拡散させ、プロトン交換 れるように、屈が率の0.03程度上昇した変化層8bが形成される。このアニ 層5のプロトン交換機度を低下させる機能を果たす。このあと、基板1の主面上 1.07 ールによって、プロトン交換層5の非線形性が回復するとともに、図8Dに示 に保髄膜として機能する厚さ300nmのSiO2膜(不図示)を堆積する。 次に、赤外線加熱装置を用いて420℃で1分間のアニールを行う。

S

次に、変化層 8 b に対して垂直な基板 1 の面を光学的に研磨し、光波長変換衆 子の入射部および出射部を形成したあと、図8mに示されるように、入射部及び 5 か形成する。 出針部の研磨面に、無反射 (AR) コート1

10

温アニール」は、プロトン交換層のプロトン徴度を実質的に低下させないような ンを用いて大気努囲気下で60℃、40時間の熱処理を行う。このような低温ア ル」は、約180℃以下の温度で行う熱処理を意味する。本実施例では、オーブ 「低温アニ 次に、経時変化を防止するための低温アニールを行う。本願明細書では、 ニールによって、安定プロトン交換層 8 a が形成される。この安定プロト 温度で行う熱処理を意味する。例えばLiTaO。基板の場合、 8 aが光導液路を構成する。 HI

図9を参照して、上記製造工程のフローを説明する。

20

S 2 3 で南値アニ このままでは波長変換 **増面研磨工程(ステッ** 光導液路形成工程 ップS22及びステップS23に分かれる。ステップS21でマスクパタ ステップS2 索子の経時変化があるので、ステップS60で低温アニールを描し、 ステップ 50)を結す。 基板への分極反転層形成工程(ステップS10)の後、 0)を行う。光導被路形成工程(S20)は、大きく、 その後保護膜形成工程(ステップS30) 形成し、ステップS22でプロトン交換処理を行い、 ARコート工程 (ステップS JS40),

ン女教園を形成する

ニール時間ととの関係を示している。位相整合被長シフト量は、120℃のアニ 図10は低温アニールの温度やが60℃の場合と120℃の場合について、ア ールによれば、数時間でほぼ一定になるが、60℃のアニールによれば、ほぼ-定になるのに数十時間かかる。

S

命々な 図10から、伝道アニールの酒番が嬉いほど、強いアニール時間に安定状態に なることがわかる。また、アニール温度が低い程、安定状態に変化したときの位 相数合被長シフト量はゼロに近い値を示す。このように、低温アニールの温度を 高くすれば、シフト量のゼロへの戻りに要する時間は短いが、その反面、 比較的に大きく段存することなる。

10

図11は、安定状態に復帰したときの位相整合液長シフト量と低温アニールの 温度との関係を示す。図11から、120℃のアニールを行えば、位相整合液長 が0. 5 n m程度シフトした状態で安定することがわかる。150℃以上のアニ ールを行えば、安定化後の位相整合液長のシフト量は0.8nm以上になる。こ のような大きさの位相騒合波長のシフトが残っていると、光波長変換素子の長期 5 nm以下 とした場合、120℃を越える温度でアニールを行っても許容範囲内にシフト量 を縮小することができなくなる。位相螯合液長シフトの許容範囲を広げると、蛭 5 nmを越えると、シフト量 かがつの場合の1/4程度の出力しか得られなくなる。低温アニール温度を6 0℃で行えば、アニール時間は長くなるが、シフト量は0. 1 nm以下に低減で きるので、変換効率低下の問題はなくなる。位相強合液長のシフト量は、約0. 的な使用は困難になる。もし位相整合液長のシフトの許容範囲を 0. 被効率が低下する。 位相騒合液長のシフト量が0... 2nm以下に哲えることががましい。

20

本実施例によれば、光導被路2における非分極反転層4及び分極反転層3の屈

25

光導液路を伝搬させたところ、光はシングルモードで伝搬し、被長425nmの ーザからのレーザ光(彼長850nm)を、基本液P1として入射部に入射し、 高調液P 2 が出射部から基板外部へ取り出された。光導波路2の伝統損失は1 B/cmと小さく、両観波P2が有効に得られた。基本波27mWの入力で1 2mWの高調液(波長425nm)を得た。この場合の変換効率は4. 析率に維時変化がなく、また、光が導かれるときの伝数損失は小さい。

S

領過日数と位相 図12は、経過日数と高調液出力との関係を示す。図13は、 整合波長との関係、及び経過日数と屈折卒変化との関係を示す。

10

造できる。60℃程度の温度では40時間以上の低温アニールが特に有効である。 これらの図から、屈折母変化および位相数合徴長は、素子の作製直後から一定 甲変化が時間経過に対して生じないため位相騒合波長が一定な光波長数数殊子が となっていることがわかる。本発明の光波畏変酸素子の製造方法によれば、屈折 **奥現できた。この衆子を半導体レーザと組み合わせると安定な短波長レーザが製**

15

(東福倒2)

次に、本発明の第2の実施例を説明する。

6 µm755° 2 μπで長さが10mmのストリップが このプロトン交換処理は、2.60℃に加熱したピロ燐酸中に基板の表面を ~300nm)をストライプ状にパターニングして、Taマスクを形成する。本 Taマスクで主面が覆われたLiTaO。基板1に対して、プロトン交換処理を トリッグラフィ技術及びドライエッチング技術を用いてTa膜(厚さ:約200 まず、LiTaO。基板の主面を覆うようにTa膜を堆積した後、通常のフ . 5 μmのプロトン交換層を形成する 20分間没すことによって実行される。こうして、LiTa〇。基板のうち、 等間隔で配列されたパターンを持ち、ストリップの配列周期は3. スクで覆われていない部分に厚さの 実施例で使用するTaマスクは、幅1. 行う。

この後、HF:HNF。の1:1混合液を用いた2分間のエッチングによって、 Taマスクを除去する。 次に、550℃の温度で15秒間の熱処理を行うことにより、各プロトン交換 個?内に分極反転層を形成する。熱処理の温度上昇レートは50℃/秒、冷却レ ートは10℃/秒とする。この熱処理によって、Taマスクの周期パターンを反 映した周期的パターンを持つ分極反転層を形成することができる。

Ę

図14を参照しなから、上配工程のの後に続く工程のフローを説明する。

10

としては、Ta膜に幅4μm、長さ12mmのスリットを形成したものを用いる。 次に、260℃、16分間のピロ複酸中でプロトン女被か行った。(ストップS 110)後、Taマスクを除去する。厚さ300nmのS10。膜で基板の主面 を覆った後に、低温アニール(ステップS 120)を行い、光導波路の形成を完 アする。低温アニールは、屈折率上昇を防止するため、空気中で120℃の熱処 この低温アニールによって、安定プロトン交換層が形成 * れによって光導被略を形成する(ステップS 1.00)。光導被略形成用のマスク まず、基板の分極反転層が配列された面に対してプロトン交換処理を描し、 **理を200時間行った。**

15

以上の工程によって、基板に分極反転層および光導波路が形成される。分極反 転層の厚さを2.2 mとした場合、波長変換を有効に行うために、光導液路の 原み dを分極反転層の厚さより薄く、例えば1..8μmに設定する。被長840 ппに対して動作させるには、分極反転層の周期は3. 6 д шに設定される。

20

20

まるこ 上記製造方法によれば、半分極反転層及び分極反応層に
旧形容の経時的変化は 生じず、光の伝数損失は小さい。光導液路に垂直な面を光学研磨し入射部および また、 出射部を形成した。このようにして光波長変換棄子が製造できる。 子の長さは8mmである。

基本波P1として半導体レーザ光(波長840nm)を導波路の入射部に入射

25

nm)が得られた。この場合の変換効率は12%である。光損傷はなくまた、経 時変化もまったくなく高闘波出力は非常に安定していた。この実施例のようにブ させたところ、被長420nmの高調液P2が出射部から基板外部に取り出 (被長4 た。出力80mWの基本液の入力に対して、出力10mWの高調液

ロセスの途中で高温アニール工程を入れないようにすると経時変化が防止できる

S

(実施例3)

次に、本発明の第3の実施例として、LINbOa 描板 (厚さ:0. 5mm)を用いた場合について説明する

8 電極 4 まず、通常のフォトリングラフィ技術及びドライエッチング技術を用いて、 配各実施例で使用したTaマスクのパターンと同様のパターンを有するT (第1のTa偏極)をLINbO。基板の主面上に形成する。

に形成した第1のTa電極と、基板の裏面に形成した第2のTa電極とによって、 この後、基板の裏面全体にTa膜(第2のTa電極)を堆積する。基板の主面

基板に電界を印加するための電極構造が構成される。

次に、第1のTa電極と第2のTa電極との間に電圧(例えば10キロボル 基板の表面のうち第1のTa電極に接触している部分から基板の裏面にまで呼び ト)を与えて、LINbO。基板内に電界を形成する。この電圧印加によって た分極反転層が形成される。

分間)を描して光導波路を形成する。このTaマスクを除去した後、赤外線加熱 このアニールによった、光導波 02程度上昇した変化層が形成 Ta価値を除 クを基板上に形成した後、ピロ燐酸を用いたプロトン交換処理(230℃、 去する。次に、スリット状の開口部(幅4μm、長さ12mm)を持つT 次に、HF:HNF。の1:1混合液にて2分間エッチングし、 装置を用いて420℃2分間のアニールを行う。 路における非線形性は回復するが、屈折率が0.

PCT/JP96/01472

なのに 保照膜として機能する厚さ300nmのSiO。膜を基板上に堆積す 。次に、屈折率上昇の原因でる歪みを緩和するため、並気中で100℃20時 間のアニール(第1段低温アニール)を行った後、引き続き、60℃10時間の アニール (第2段低温アニール)を行う。このように、本実施例では2段階の低 **過アニールを行う。低温アニールを2段階にわけて行うのは、低温アニールに**要 するトータルの時間を短縮するためである。100℃でのアニールによれば、6 0 ℃でのアニールに比べて強が早く織的されるが、図11に示されるような10 60℃での低温アニールを迫加的に行い、歪を完全に消失させる。この2段階ア **ニールによって、早くかつ完全に、紐時変化の生じにくい「安定プロトン女**機 0℃における位相整合波長シフト量に対応する歪が幾留する。そのため、 個」を形成できる

S

分極反転層の配列周期は3 4mであり、波長8 4 0 nmに対して動作する。光導 彼路に垂直な面を光学研磨し、入射部および出射部を形成した。このようにして 光徴長歿換素子が製造できる。また、この案子の長さは10mmである。基本波 被長420nmの高隅波P2が出射部より基板外部に取り出された。基本波80 mWの入力で18mWの高調液(波長420nm)を得た。経時変化はまったく 上記のような工程により形成された光導液路の厚みdは、1.8 μπである。 P1として半導体レーザ光(液長840nm)を入駐部より導液させたところ、 なく商閥放出力は非常に安定していた。

15

を行ったが、例えば、100℃から60℃まで30時間かけて徐々に温度を低下 この実施例では、異なる温度で2種類の低温アニール(2段アニール) させるような低温アニールを行っても良い。

20

(実施例4)

次に、図15Aから図15Cを参照しながら、本発明による第4の実施例を設

明する。

グによって、退合物膜16のうちレジストマスク17で覆われていない部分を除 a O 3 基板 1 上に成長させる。この時、成長温度は 1 0 0 0 ℃を越え、歪が混合 上にレジストセ スク17を形成する。次に、図15Cに示されるように、イオンビームエッチン 本L i 物膜16とLiTaO。基板1との境界面に残る。次に、図15Bに示される まず、液層エピタキシャル成長法によって、図15Aに示されるように 16. NbOgとLifaOgの混合物膜(LiNbg, gTag, gOg膜) うに、通常のフォトリングラフィ技術を用いて、混合物膜16' 去し、例えば幅か4μmの光導液路16を残置する。

S

森着法によって厚さ300nmのSiO。を基板1上に堆積した後、屈折率上 昇を機和するための低温アニールを行う。このアニールは、100℃で30時間 ニールとからなる。この低温アニールによって、屈が母変化のない安定な光導液 で行う第1段低温アニールと、これに引き続く70℃で60時間行う第段低温ア 路岡16が得られる。

10

10

ころ、導波ロスは非常に少なかった。屈折率の経時変化も測定限界以下であり非 の素子の長さは9mmである。光導被路に垂直な面を光学研磨し入射部および出 **射部を形成した。半導体レー扩光(液長840mm)を入射部より導液させたと** 。0、に限定されず、 8 4 mである。また、 常に安定していた。混合物膜の材料は、LiNbo.sTao. 上記工程により形成された光導液路の厚さ d は、1.

LINbxTa1-xOg(0<x<1) か缶のお砂粒並があってもよい。

(英福町5)

次に、本発明の第5の実施例を説明する。

本典権例のプロセスフローの概略を説明する 図16を参照しながら、

00 0 S スデ S ステップ5210及びステップ5220に分かれる。ステップ まず、光導液路形成工程を行う。光導液路形成工程は、大きく、 000

マスクパターンを形成し、ステップS210でプロトン交換処理を行い、ステップS220で高温アニールを行う。その後、電極形成工程(ステップS230)、低温アニール工程(ステップS240)、端面研磨工程(ステップS250)、ARコート工程(ステップS260)を施す。

以下に、プロセスの評価を説明する。

S

まず、通常のフォトプロセスとドライエッチングを用いてTaをスリットにバターニングする。次にTaによるパターンが形成されたLiTaO3基板1に230で、10分間プロトン交換を行いスリット直下に厚み0.5 μmのプロトン交換層を形成する。次にHF:HNF₃の1:1混合液にて2分間エッチングしてaを除去する。拡散炉を用いて400℃で1時間アニール(第1のアニール)を行い屈折率が0.01程度上昇した変化層が形成される。次に電極形成工程として、森増によりSiO2を300m付加した。そして電極マスクとしてA1をストライプ状に森着した後パターニングを行った。次に屈折率上昇を緩和するために過アニールを描した。空気中で70℃、10時間アニールを行った。これにより安定プロトン交換層が形成される。ここでは第1のアニールより330℃低い温度で第2のアニールを行った。200℃以上低くすることで歪を大きく緩和でき有効である。最後に研磨、ARコートを施した。

10

上記のような工程により電極付きの光導液路が製造された。これは、光変闘器として機能する。この光導液路の厚みは8μmである。光導液路に垂直な面を光学研磨し入射部および出射部を形成した。このようにして光葉子が製造できる。また、この素子の長さは9mmである。電極に変闘信号を加え、基本波として半端体レーザ光(波長1.56μm)を入射部より導液させたところ、出射部より変調された光が取り出された。経時変化はなくバイアス電圧は2000時間以上安定1.75h

8

なお上記英施例では、何れも、光衆子の一例として光波長変換素子及び光変調器に関して本頤発明を説明してきたが、本願発明はこれに限定されることなく、

22

平面デバイスであるフレネルレンズやホログラム等にも適用可能である。プロトン交換処理に伴う屈折率の時間変化が防止でき特性の劣化が拘えられる。

(実施例 6)

5

次に、図17を参照しながら、本発明の第6の実施例を説明する。本実施例は、 半導体レーザと光被長変換案子とを備えた短波長光源である。

図17に示されるように、半導体レーザ20より出たポンプ光P1aはレンズ30で集光され固体レーザ結晶であるAAG21を随起する。

YAG21には947nmに対する全反射ミラー22が形成されており被長947nmでレーザ発掘し、基本放P1が放射される。一方光波長変機業子25の出射側に基本放P1の全反射ミラー23が形成されており、レーザ発掘はこの間で生じていることになる。基本放P1はレンズ31により集光され光波長変換素子25により基本放P1は高調液P2へと変換される。この実施例では周期構造が形成された周期状分極反転構造を持つ光波長変換業子としてLiTaO。基板1中にプロトン交換を用いて作製した光導液路2を用いたものである。

10

図17で1は2板のLiTaO。基板、2は形成された光導波路、8は分極反転層、10は基本波P1の入射部、12は高調波P2の出射部である。光導波路2に入った基本波P1は仕相整合長Lの長さを持った分極反転層 8で高調液 P2に変換され、次の同じくLの長さを持った非分極反転層 4で高調液パワーは増す事になる。

12

15

このようにして光導波路2内でパワーを増した高調波P2は出射部1割される。発散された高調波P2はレンズ32で平行光にされる。

22

また、光波長変換素子25には電極14が保護膜13を介して形成されている。 次にこの光波長変換素子25の製造方法について図を使って簡単に説明する。

まず、図18Aに示されるように、通常のフォトリングラフィ技術及びドラ

エッチング技術を用いて、上記各実施例で使用したTaマスクのパターンと同様 3mmOL i N のパターンを有するTa電極 (第1のTa電極) 6を、厚さ0. bOg基板1の主面上に形成する。 この後、基板1の裏面全体にTa膜(第2のTa電極)6bを堆積する。基板 1の主面に形成した第1のTa電極6と、基板1の裏面に形成した第2のTa鵇 低6 bとによって、基板1に電界を印加するための電極構造が構成される。

S

次に、第1のTa電極6と第2のTa電極6bとの間に電圧(例えば10キロ この電田印加によ って、図18日に示されるように、基板1の殻面のうち第1のTa価極6に接触 している部分から基板1の裏面にまで延びた分極反転層3が形成される。光が伝 5 µ m である。この欲、H F: HNF8の1:1混合液にて20分間エッチングし、Ta電極6及び6bを除去 ボルト)を与えて、LiNbO。基板1内に電界を形成する。 做する方向に沿った分極反転層3の長さしは2.

2

10

この光 0 0 2 次に、スリット状の路口部(幅4μm、長さ12mm)を持つTaマスク(不 因示)を基板1上に形成した後、ピロ燐酸を用いたプロトン交換処理(260℃ 40分間)を描して、図18Cに示されるように、光導波路2を形成する。Ta スリット (幅6 mm、 長さ 10 mm) を有しており、このスリットか 光苺被路2の平面レイアウトを規定する。Taマスクを除去した後、赤外線加樂 装置を用いて460℃で5時間ののアニールを行う。このアニールによって、ブ 算液路2の厚みdは50μm、幅70μmである。導液路2が延びる方向に沿っ た分極反転層3の配列周期は5μmであり、この光液長変換素子は波長947n この屈折率の高い光導液路2に沿ってを伝数する。 ロトン交換された光導液路は非線形性を回復し、その部分の屈折率は0. 田の基本波に対して関作する。 程度上昇する。光は、

20

15

次に、図18Dに示されるように、SiOgから形成された保護膜(厚さ30 A1膜(厚さ200nm)を報 0~400nm) 13 を基板 1 上に形成した後、

25

27

パターニングし、A 1 電極 1 4 を形成する。A 1 電極 1 4 は、出力光の強度変調 AI膜をフォトリングラフイ技術によっ 育によって保護膜18上に形成する。 のための用いられる。 光導波路2の延びる方向に対して垂直な面を光学的に研磨し、図17に示され る入射部10および出射部12を形成する。さらに入射部10には基本波P1に 対する無反射コートを施す。出射部12には基本液P1に対する反射コー 9%)、両闆汝P2に対する無反射コートを施す。 このようにして図17に示される光放長変換業子25 (繋子長さ10mm) 製造できる。

シングルモード伝搬し、彼長478nmの高調液P2が出射部12より基板外部 図17で基本波P1として波長847nmを入射部10より導波させたところ に取り出された。光導波路2の伝数損失は0.1dB/cmと小さく、共振器の 性能は向上し、基本波P1のパワー密度が増大し、そして高調液P2が高効率で 発生した。

15

質の100倍にすることで、100倍の光損傷に耐えることができるからである。 被路により、高調波の密度は小さくなり、光損傷が大幅に改善された。従来の面 低損失化の原因としては、燐酸により均一な光導液路を形成できたこと、およ び導波路の閉じ込めを小さくしたが考えられる。また、この閉じ込めの弱い光導 図19は、光導液路厚みと耐光損傷パワーとの関係を示す。耐光損傷パワーと である。光導液路の厚みを広げると、同時に拡散により幅も広がるため、耐光損 **傷パワーは光導液路原みのほぼ2乗に対して向上することがわかる。レーザ投射** に必要なパワーは最低 2 Wなので光導液路厚みは 4 0 μm以上であることが望ま は、いくらまでの背色の高調液に耐えるか、つまり光変動を生じないかのパワ

2

また、導波路とその周辺部における屈折率の分布が、ステップ状に変化する場 において、導液路の断面を拡大すると、マルチモード伝搬現象が生じる。

避けるため、本実施例では、グレーディッド型屈折率分布を持つ導液路を形成し

半導体レーサ20の出力光P1aの出力が10Wのとき、出力3Wの高調被P 3を得た。この場合の変換効率は30%である。光波長変換案子の液長変勵に対 する幹容度は0.4ヵmである。被長が0.4ヵmずれても固体レーザの発振液 長は一定であり、高調波出力は安定していた。変調用A1電極14に電圧を印加 することで、導液路及びその近傍の屈折率が変化し、光波長変換累子の位相整合 彼長がシフトする。軍圧の印加によって位相難合被長が大きくシフトするという 現象を利用することによって、約100Vという比較的に低い電圧の印加で、高 間波出力の数闘を行うことができる。

S

このように本実施例で用いる周期状分極反転構造を用いた光波長変換素子によ れば、電圧を印加することで簡単に高調被出力を変闘することができ、必要な印 加電圧も低く、磁槃上の利用価値が高い。

15

2

ともできる。

これにより変闘器を一体化することができ、小型、騒量、低コスト化が図れる また、本発明で用いた非線形光学結晶であるLiTaO。は大型結晶が入手でき 光ICプロセスを用いた光波長変換業子の**量産化も容易であるという特徴**もある なお基本液に対してマルチキード伝数では高調波の出力が不安定で実用的ではな ヘシングルモードが有効である。この実施例のように、光波長変検索子として周 また、周期を変えると背だけでなく、赤、緑色のレーザ光も取り出せ また光変調器を一 期状分極反転構造を有するものを用いると、高効率化が図れ、 **その価値は大きい。なお、光蛟調器は分離しても良い。**

20

図20に示されるように、このレーザ役慰被置の光源には、図17に示される背 色のレーザ光源を用いた。45は背色である被長473nm帯のレーザ光源であ 次に、図20を参照しながら、本発明のレーザ投射装置の実施例を説明する。

23

57は水平偏向器 1、水平解像度1000TVを得た。従来に比べこのように解像度は大幅に向上 ていることが大きく寄与している。つまり、半導体レーザと光波長変換素子を用 いた構成は超小型が図れること、また電気からの変換効率がガスレーザの2桁程 皮高いことによる。特に光放長変換案子として周期状分極反転構造を有するもの を用いると、高効率化が図れ、また光変調器を一体化できその効果は絶大である また、ガスレーザを用いた構成に比べ重量が1000分の1、容量が10 これは、 コントラスト比100 用いたレーザ光源が小型、低消費電力であること、さらに光変調器が一体とな ともに回転多面銀を用いている。ゲイン3のスクリーン70を用いて 本実施倒ではスクリーン後方から、フーナ光を照射したが、恒方から照射す また変調用電極に変調信号を入力することで青色光は変調されている。 00分の1、消費電力が100分の1と大幅に改善することができた。 56 は垂直偏向器、 回面サイズ4m×3mにおいて輝度300cd/m²、 された背色レーザ光は偏向器に入射する。

図21に示されるように、半導体レーザ20から出た基本液P1はレンズ30、 い変換される。つまりこの例では固体レーザを使わず胃色光を得ている。光波長 4 および保護膜 1 8 が形成されている。ただし、本実施例では共振器構造にはし 版、光導液路型の光液長変換案子を用いている。また、光変調を行うため電極 半液長板37、集光レンズ31を介して光波長変換案子25に導かれ高調液P 次に、図21を参照しながら、本発明のレーザ光源の他の実施倒を説明する 変換素子25の構成は実施例1とほぼ同様である。本実施例でもLiT

20

図22は、半導体レーザ20の内部構成を示す。半導体レーザ20は分布帰選 成されている。DBR半導体レーザ20 aにはグレーティングによるDB 7.が形成されており一定の液長で安定に発掘する。このDBR半導体レ 型(以下DBRと略か)半導体フーザ20aと半導体フーザアンプ2

安定な基本油F1となる。これを、光波長変換案子25に入れることで変換効率 a より出た安定化された 基本放 P O をレンメ 8 O a により 半路体ソーザアンプ 8 0 bに導く。この半導体レーザアンプ2 0 bの活性層 2 6 b でパワーが増幅され および高調波出力が大幅に向上する。分極反転の周期は3 mm、光導被路長は7 mmである。この実施例での半導体レーザの発板液長は960nmで、発生した 高調液P2の波長は480nm、色は背色であった。変換効率は10W入力で1 0%である。光損倒はなく 南間波出力は非常に安定していた。 DBR半導体レー ザは発掘波長が安定で、高調波出力の安定化には好都合である。

S

次にこのDBR半導体レーザにRF重叠(高周波重畳)を行った。800MH 2のサイン状間の液形をDBR半導体に甲加し、繊色掘動を利用し半導体フーサ をパルス列の光出力化を行った。DBR半導体レーザをこのようにRF魟母する と、発掘波長は一定のまま、基本波のピーク出力が大幅に向上する。基本波の平 均出力10Wより変換効率50%の高調液、5Wが得られた。RF室畳しないと きの5倍変換効率が向上した。

10

なお、本典施例ではDBR半導体レーザと半導体レーザアンプを分離したが、 **東積化するとより小型化が図れる。**

15

mである。この奥施倒では光フィードバック法を用いて高調波P2出力を安定化 向上する。分極反転層3の周期は3.5μm、光波長変換繋子25の長さは7m **次に、図28の断面図か参照しながつ、本発明のフーザ光源の更に他の実施を** を説明する。半導体レーザ20からの基本徴P1はレンズ30で織やかに光被患 **聚換聚子25に集光される。本実描例ではLiTaO3基板の代わりにLiNb** 0。を基板として用いた。またパルク型の光波長変換素子25を用いている。1 iNbO。海板1aは非線形柱が大きいという特徴がある。半導体レーザ20を RF駆動することでピークパワーが向上し、光波長変換策子の変換効率が大幅に している。光波長変換素子25の波長許容度は0.1m個度と狭いからである 光波長変換棄子25で変換されなかった基本液P1はレンズ32で平行化され、

20

86の角度を変 20の発掘液長はグレーティング36の反射液長にロックされる。光液長変換累 いれにより半路存り 子250位相整合波長に発振波畏を合わせるにはグレードィング グレーティング36で反射し半導体レーザ20に戻る。 えてやれば良い。 一方、高闘波P2はダイクロイックミラー85で反射され別方向に取り出され P 2 は 4 9 0 n m の 首色であった。このときRF 周波数は 8 1 0 M H z、出力は れた。光損傷はなく高調波出力は非常に安定していた。光損傷がないのは基本波 この奥施倒では半部体レーザの発振液長は980mmで取り出された高調液 5 Wの電気波形を入れた。また、基本波の平均出力15 Wで3 Wの高調波が得ら を100μm程度にしか集光していないため、高調波も同程度と密度の点では大 さくないためである。

2

小型、騒量、低コスト化が図れる。また、本実施例では半導体レーザを直接変調 を行ったが、フィルターで被長を選択し光フィードバックを行う等これに限るこ なお、本奥施倒ではグレーティングによる光フィードバックによる被長ロック とはない。また、本実施例のソーザ光源を用いたソーザ投射装置を構成する

次に、図24か物阻しなから、本発用のフーザ光源の街の戦権倒か説明する 図24において、光波長変換器子(バルク型)25の断面が示されている。

2

とで面間波も変闘でき、構成が簡単であり低コスト化が図れる。

するに

がドープされたLiTa0。基板1トであり、周期5. 1μmの分極反転構造が 一で液長947nmの光を89%全反射し470nm帯の光は透過す B は光波長変換索子25に入る。光波長変換素子25の材料は希土類であるN に入怠し、ファイバー40中や伝搬する。ファイバー40から田たポンプ光ア 波長806nmの半節体ソーザ20より出たポンプ光P1 aはファイバー 22は全反射ミラ 母947nmの光を99%全反射し800nm帯の光は透過する。 形成されている。Ndのドープ量は1mo1%である。 全反射等

しまり製酒 **ミラーの役割を果たしている。光液長変換寮子25は半導体レーザ20より励起** この全反射ミラー23の部分は球面状に加工されている。

された947mmの波長で発掘し、さらに分極反転層3による周期状分極反転構

造により高調波P2に変換され外部に出射される。ポンプ光P1が20Wにて2

S

Wの高調液が得られた。また、光波長変換素子の温度が大きく変化しないように ペルチェ栞子にて温度安定化が図られている。この英施例のレーザ光源の変換部 の長さは10mmであり、光波長変換索子に希土類をドープすることおよびファ イバーでポンプ光を伝搬させることで非常にコンパクトにできる。また、半導体 レーザからの発熱から光波長数換珠子を選ざけることで温度変化を防止すること また、全反射ミラー22および23のコーティングを1060nm帯の反射に、 高闘彼P2として緑色レーザ光(被長530nm)が得られた。さらに、金反射 の周期を1300nm用に変えることで、1300nmが発掘し、両調液P2と した構成を図25に示す。固体レーザ結晶21としてNd: YVO。をファイバ -の出力側に扱り付けた。LiTaO。基板1の光波長変換案子25には周期状 に分極反転権造が形成されている。この構成のレーザ光源においても安定に 5W 赤色の三原色レーザ光が得ったる。次に固体レーザ結晶と光波母数数索子を分離 分極反転 3 分極反転層3の周期を1060nm用に変えることで、1060nmが発振し、 して赤色レーザ光(液長650nm)が得られた。この構成では簡単に青、緑、 ミラー22および23のコーティングを1300nm帯の反射に、 の背色フーガ光を得ることができた。 本発明の更に他の実施例について図面を用いて説明する。図26に本実施例の フーザ光隙の構成図や示す。液長806mmの半球体フーザ20より出たポンプ 光P1 aは固体レーザ結晶21で基本徴P1に整換されファイバー40に入射し、 である。ファイバー40から出た基本液P1は光波長変換素子25に入る。この ファイバー40中を伝数する。 このファイバー40 はツングルモードファイバー

23

実施例では周期状分極反転構造を持つ光波長変換素子25としてLiTaO。基 は基本波P1の入射部、12は高調波P2の出射部である。光導波路2に入った 板1中にプロトン交換を用いて作製した光導液路2を用いたものである。同図で 3 は分極反転層、10 2 は形成された光導破路、 1は2板のLiTaO3基板、

基本液P 1 は分極反転層 3 で高調波 P 2 に変換される。このようにして、光導波 発散された商 路2内でパワーを強した何間液P2は出射部12より放射される。 関液 P 2 は フンズ 8 2 で 平 行 光 に される。

ß

aが80Wにて10Wの高調液P2が得られた。光波曼変換素子25に形成され ている価極14に変闘信号を入れることで腎色レーザ光は30MHzで変闘され ファイバー
に報 本徴P 1を伝数させることで非常にコンパクトにできる。また、半導体ワーザか また、素子には電極14が保護膜13を介して形成されている。ポンプ光P1 た。この実施例のフーザ光源の数被部の長さは10mmであり、 ら光波是変換索子を遠ざけることで温度上昇を防ぐことができ

10

図26は、固体ソーザ結晶を用いない実施的を示している。

15

490nmの液長で、 半導体レーザは980nm、出力10Wのものを用いる。これを光液長変換素 チ25にファイバー40を通して結合し、直接変換を行う。 出力2Wが得られた。

いの数臨用価値 3 0 n m の 緑色 の レーザ 光 源、 4 7 は 放 長 6 5 0 n m の 赤色 の レーザ 光 源 で ある に変調信号を入力することでそれぞれの光源出力は変調されている。緑色レーザ 6 は垂直偏 次に、図27を参照しながら、本発明のレーザ投射装置を説明する。光顔には 417 英権例 5の着色フーガ光源 および繰色 フーザ光源 および赤色 フーザ光源の3 色糸 46は液長5 また、 Ŋ 用いた。45は歯色である波長473nm帯のレーザ光隙である。 62により赤色レーザ光と他の2色が合液される。 - 61により臂色レーザ光と合被される。 それぞれの光波長変換繋子には変調用の電極が付けられている。 光はダイクロイックミラ 117

20

向器、57は水平偏向器であり、ともに回転多面籠を用いている。ゲイン3のスクリーン70を用いて、画面サイズ2m×1mにおいて輝度2000cd/m²、コントラスト比100:1、水平解像度1000TV本、垂直解像度1000TV本を得た。このように本発明のレーザ投射被衝は明るく、商解像度であり、また消費電力は極めて小さく、その効果は絶大である。

S

本実権例では分極反転型の光波長変検索子を用いたがこれに限ることはない。 また、レーザ光源のうち、赤色を半導体レーザ間接発掘のものを使用すると、さ ふに低コスト化が図れる。そのほか、育色、緑色レーザとして半導体レーザ直接 発振のものを用いることもできる。その組み合わせは自由である。 また、本製値倒では安全のために以下の工夫がこうされている。レーザ光のスキャンが停止した時にレーザの電道が自動的に包れるようになっている。また、故知されるレーザ光のまむりには出力の弱いサブの半導体ワーザである形外リーザ光が問題をスキャンしたおり、この光にも体が触れるとレーザ光は自動に包たるようになっている。赤外半導体フーザは領コスト、高寿命という特徴がある。

10

次に、これらについて図28を用いて説明する。3原色である3本のレー光光はスクリーン70において描画範囲71内を偏向器によりスキャンされている。このレーザ光は描画範囲71の周辺に位置するセンサーAおよびB上を通過する。このセンサーAおよびBの出力信号は常にモニターされている。一方赤外半導体フーザによる赤外レーザ光値からのレーザ光は偏向器58によりスクリーン70の周辺を常にスキャンされている。この反射光はセンサーCに入る。しまり、周辺部のあらゆる点での反射光はセンサーCに入るようになっている。

8

25

ことになる。つまり高出力の短波長レーザ光に人間等が触れることはなく、安全である。以上によりこのレーザ投射装置の安全は保たれることになる。

なお、実施倒ではフーザ光節の電源を切ったが、レーザの光路を適断しても良い。また、光波長変換繋子の位相騒合波長を電圧等でずらしたり、基本波光源である半導体フーザの発振波長を殴えて、短波長レーザ光の発生を停止しても良い。この方法では再復帰までの時間を大幅に短縮できる。

ഥ

次に、図30を参照しながら、本発明の3次元レーザ投射装置の実施例を説明する。

つまり見る側からすると立体的に見える装置である。図30に本実施例のレー が投射装置の構成図を示す。図30に示すように3色レーザ光にブリズム型光路 変換器66を入れることで2方向にレーザ光は分割される。この分割されたレー サ光はそれぞれのミラー64、65で反射され、変調器5aおよび5bで変調さ れスクリーン70に入る。変調器5a、5bによりそれぞれ右方向から見た画像、

ナーナー・・ローに発掘され、カーカニ、・・・ローになったが、ボルン・

左右向から見た画像情報が乗せられ、スクリーン70に異なる方向から光が入り立体的に見える。また、一定時間で光路1と光路2が入れ替わり、人間にとって2つの方向から別方向の像が来たように感じ立体像がさらにクリアになる。この実施例のように立体視用メガネなしに、簡単に立体像を見ることができる。

15

なお、光をハーフミレー等で2分割して、立体化しても良い。また、1つの光道を分割したが同色のレーザ光源を2つ用い別方向よりスクリーンに照射しても良い。この場合1しの光源出力は半分で済む。

次に、本発明のレーザ投射装置の更に他の実施例を説明する。

図31は、本実施例のレーザ牧射装置の構成図を示す。光顔には光波長変換索子を基本とした紫外のレーザ光顔が用いられている。これを蛍光体が塗布されたスケリーン70に照射することで、赤、緑、骨色のRGB光が発光する。レーザ

5日にお 0。の光波長変複解子にて半分の液長325mmにした。この光波長変換紫子は 56は垂直偏向器、57は水平偏向器 であり、ともに回転多面観を用いている。スクリーン70には赤、緑、青を発生 いて輝度300cd/m²、コントラスト比100:1、水平解像度600TV を得た。この奥猫例のように1つのレーザ光頌で赤、緑、青の3原色光を発生す ここでは赤色の半導体レーザを直接変闘することで、紫外の変調信号を得ている **光原の構成は半導体レーザの直接発振わむる赤色レーザ光650nmをLita** パルク型で分極反転構造が形成されたものである。48はこのレーザ光源である この時令波のためのダイクロイック させる蛍光体が餡布されており、蛍光を生じる。 画面サイズ 1 m×0. ることができ、小型、低コスト化が図れる。 ラーを省けることも有効に作用している。 変闘された紫外レーザ光は偏向器に入る。

വ

32に示されるように、光顔には光波長変換案子を基本とした背色のレーザ光 **協45が用いられたいる。フー
お光顔45や辺れフー
が光はフン
メ30か
中
作 化される。この平行化されたフーサ光に液晶シイトパブル68が挿入されている。** この液晶ライトパルプ68に信号を加えることで空間的に変調され、この光をレ 次に、図32を参照しながら、本発明のレーザ投射装置の実施例を説明する。 ンズ31で拡大しスクリーンに投射することで映像をみることができる。なお、 3原色のレーザ光順を使うとカラー化できる。

15

12

発験ないよ また、 く有効である。

2

20

次に、図32を参照しながら、本発明のレーザ投射装置を説明する。外観構成 は図20に示されるレーザ投射装置の実施例と同じである。光源には、図23の RF重量に加えて変調信号を入力することで背色光は変調されている。変調され ズ2m×1mにおいて解版200cd/m2を得た。スクリーン上にフーザ光の た骨色レーザ光は偏向器に入約する。ゲイン2のスクリーンを用いて、画面サイ 背色のレーザ光顔を用い、ここでの半導体レーザはRF 重畳されている。また、

23

230 用いたレーザ投射装置にはRF重畳は有効である。また、半導体レーザ光で直接 フーザ光源の構成を用いたが、半導体フーザの直接液長変換によるフーザ光源を 赤、または緑、背色レーザ光を発生させる場合もスペックルノイズは防止でき これはRF重畳に 畳がスペックルンイズ対策に重要な貢献をはたしている。本実施例では図 半路体ワーがの また、カラーのレーザ投射装置に有効であることは言うまでもない。 干渉によって生じるスペックルノイズは観測されなかった。

S

れらの材料に希土類をドープしたものにも適用可能である。また、希土類は実施 。を用いたが、KNbO。、KTP等の強際電体、MNA等の有機材料およびそ 例で用いたNdだけでなくErやTlも有望である。なお、固体レーザ結晶とし てYAGを用いたが他にYLF, YVO、等の結晶も効果がある。LiSAFやLiCAF なお、前記実施例では、非線形光学結晶として、LiNbO。及びLiTa も固体ソーザとしては効果がある。

次に、図38を参照しなから、本発明のレーザ光源を光ディスク装置に応用し た例を説明する。

5元与 光ピックアップ 104 内に値えており、半導体ワーザ20から田魁おれたワーガ この光ディスク装置は、周期状反転標造を有する光波長変換素子25を有す 光はファイパー40を介して光ピックアップ104内の光波母変換素子2

コリメートやれた 光ピックアップ104は、光被長突換素子25の他に、光波長変換素子25か 光ディスク上に集める集光レンズ10.6と、光ディスクからの反射光を検出する ディテクター103とを備えている。偏光ビームスプリッター105は、光ディ 4 スクからの反射光を選択的に反射してディテクター103に与える。 ໝ 光を光ディスクに向けて発過させる偏光ビームスプリッター10 ند **心出た高調液を平行光に数数するコリメーターレンズ82**

PCT/JP96/01472

光ピックアップ104は、アクチュエーターにより駆動されるが、半導体レー ザ20は、光ディスク荽쮵内に固定されている。光ピックアップ104は、光デ ィスク斑倒内に固定された半導体レーザ20からのワーザ光をフレキシアルな光 ファイバによって确実に受け取ることができる。

次に、動作を税明する。

S

半路体レーザ20から出針された光(ポンプ光)は、固体レーザ21た基本液 P 1 に変換され、光ファイバー40を通して、光波長変換素子25に照射される 光波長変換案子25は、前述の実施例と同機の構成を持ち、基本波P1を高調液 P 2 に変換する。この高闊波 P 2 はコリメートレンズ 8 2 で平行化され、偏光 ピ **ームスプッリター105を通過後、集光レンズ106を介して光ディスク媒体1** 02に集光される。光ディスク媒件102からの反射光は再び同一の光路を戻り **偏光ビームスプリッター105で反射され、ディテククー103で検出される。**

2

こうして、光ディスク媒体に対して信号が記録され、または記録されていた信 号を再生することかできる。

の間に抑入されており、高闘波の往路と復略でその偏光方向を80度だけ回転さ 4分の1波長板108が編光ピームスプッリター105と無光レンズ106と

波P 2 を得た。固体レーザ2 1 から出射される光の波長は 8 4 7 n m であり、商 200mWの高鶴 半導体レーザ20として、出力が1Wのものを用いた場合、 関液の被長は478nmである。

20

の出力光を用いていた光ティスク装置によるときの記録速度の10倍の速度で記 出力 2 0 0 mWというハイパワーのレーザ光を用いることで、従来の 2 0 mW 殿することができる。転送レートは60Mbpsであった。

てれており、光ピックアップからは離れている。このため、光ピックアップ内か の半導体レーザが取り除かれた結果、半導体レーザのための特別の放熱構造や設 また、動作時に発熱する半導体レーザ20は、光ディスク裝置の筐体に固定さ

1) **3** J 経量の光ピックアップを構成する ができる。その結果、光ピックアップをアクチュエーターを高速で駆動する ができるので、高い転送レートの高速記録が递成される。 このため、超小型、 ける必要が無くなる。

本実施例では、固体レーザを半導体レーザ側に配置したが、光波長変換 また、固体フーガや用いが、半導体フーガかいの光を 基本液として直接に高調液に変換しても良い。 衆子倒に配置しても良い。

S

プリッターを省くこが可能となる。そうすれば、光ピックアップをおらに小型化 例えば、偏光分離ホログラムを用いることによって、レンズおよび偏光ドームス なお、光ピックアップ104の内部構成は、本実植例のものに限定されない。

することができる 20

産業上の利用の可能性

等の熱処理時に生じた屈折率上昇を戻し、安定プロトン交換圏を形成し、これに 0。(0≤X≤1) 基板に光黙子作製後、毎温アニールすることで兡温アニール より安定な光葉子を形成することができる。特に、屈折率変化に伴い位相監合波 以上説明したように、本発明の光被長変換累子によれば、LiNb。 最が変化する光波長変換案子の実用化には本発明が不可欠である。

15

また、低温アニールとして温度を2段にする2段アニールにより早くかつ完全 に経時変化がない状態である安定プロトン交換層に戻すことができ有効である。

20

5 nm 大きく緩和でき安定プロトン交換層が形成でき有効である。また、低温アニール 以下であり有効であり、特に、BOC以下では位相盤合変化は小さく特に有効で 50℃以下になるとアニール時間が極端にかかり問題となるのでそれ以上 また、第1のアニールより200℃低い温度で第2のアニールを行うことで歪を 温度としては120℃以下で、少なくとも1時間以上行えば経時変化0. で行う必要がある。

また、本発明のレーザ光顔によれば分布帰遇型半導体レーザと光波長突換漿子

の間に半導体レーザアンプを介することにより、半導体レーザの発振波長を安定 化し、かつ基本波出力を増大させること、および高効率である分極反転構造を有 する光故長変換沫子を用いることで、最高の高調波出力が安定に得られる。 **おた、本発明のフーガ光値ではファイバーたポンプ光東たは基本液を伝搬さ**も ることで光波長変換累子部分が非常にコンパクトにできる。また、半導体レーザ からの路熱から光被長変換素子を遠ざけることができ、温度変化を防止すること ができ、禹田力半苺体レーザを用いることができる。

S

また、光波長変換案子として、周期状分極反転構造を用いると、変換効率が大 えば、従来の面徴の100倍にすることで、100倍の光損傷に耐えることがで 幅に向上するだけでなく、電圧を印加することで簡単に変調することができ、ま 軽量、低コスト化が図れる。また光波長変換茶子として閉じ込めの弱い光導波路 を採用することで、高閾波の密度は小さくなり、光損傷が大幅に改善された。例 きるからである。また、本発明のレーザ光節によれば、固体レーザ結晶によるボ ンプ光から基本被への数数により、マルチストライプやワイドストライプの商出 た電圧も低く工業的である。これにより変闘器を一体化することができ、小型、 力半導体レーザを用いることができ高出力の高調波を得ることができる。

10

LTRF これらより、倒えば半導体レーザの角気ー光間の数複効率30%の光波長数数 索子の変換効率70%をかけ、20%のトータル変換効率を得ることが可能とな る。故た、本発明のレーザ光源において半導体レーザをRF監督するこ **重畳しないときの例えば5倍変換効率が向上する。**

20

低コスト化を一挙に図るものである。また、消費電力も極めて小さくできる。 大幅な小型、軽量化、さらに低コスト化が図れる。また、半導体レーザおよび光 放長変換乗子を基本とした高出力レーザ光源を用いることにより装置の小型、軽 この装置は別にレーザ光の変調器を有さず、光波長変換素子と一体化することも また、本発明のレーザ投射装置によれば半導体レーザをベースとしているため の製因の一つである。また、従来に比く解像度も大幅に向上する。例えば、ガ

25

さく毎与している。つまり、半導体レーザと光液長変換繋子を用いた構成は超小 おらに

光変

調器が

一体

イなって

いることが

大 いたは、用いたフー
が光 型が図れること、また電気からの変換効率がガスレーザの2桁程度高いことによ る。特に光波長変換栞子として周期状分極反転構造を有するものを用いると、髙 効率化が図れ、また低電圧駆動の光変調器を一体化できその効果は絶大である。 スレーザを用いた構成に比べ室量が1000分の1、容量が1000分の1、 質電力が100分の1と大幅に改善することができた。 願が小型、低消費電力であること、

b

いの時令後のためのダイクロイック また、紫外のレーザ光源で蛍光体をたたき8原色を出せるのでさらなる小型、 **低コスト化が図れその工業的価値は大きい。このように 1 つのレーザ光頌や赤** 緑、青の3原色光を発生することができる。 ミラーを省けることも有効に作用している。

10

本発明のレーザ投射装置によればスキャンが停止すると、ある特定の部 機能がある。また、センサーの信号が一瞬でも治切れると制御回路によりフーザ 光弧の電弧は切られることになる。つまり高田力の短波長レーザ光に人間等が触 分に集中的にレーザ光が照針されることが防ぐため、レーザ光停止またはカット れることはなく、安全である。以上によりこのレーザ投射装置の安全は保たれる ことになる。

15

また、半導体フーザの直接液長変換によるレーザ光源を用いたワーザ投射装置 きれいな映像 または緑、青色レ これはスペックルノイズを防止でき、 を再生できるからである。また、半導体レーザ光で直接赤、 ザ光を発生させる場合もスペックルノイズは防止できる。 こはRF重畳は有効である。

PCT/JP96/01472

請求の範囲

LiNi、Ta1-x03(0≤X≤1) 基板にプロトン交換圏を形成する 工館と、

散基板を120℃以下の温度で1時間以上熱処理するアニール工程と、 を包合する光索子の製造方法。

S

2. 前記アニール工程は、50℃以上90℃以下の温度で行う請求項1に記 戦の光珠子の製造方法。

10

前記アニール工程は、温度を徐々に低下させる工程を包含する合む請求 項1に配載の光素子の製造方法。 . တ

前記プロトン交換圏を形成する工程は、

15

散基板に対してプロトン交換処理を行う工程と、散基板を150℃以上の温度 で熱処理する工程とを包含する、請求項1に配載の光素子の製造方法。

50℃以上90℃以下の温度で行う請求項4に記 前配アニール工程は、 戦の光珠子の製造方法。 . വ

20

前記アニール工程は、温度を徐々に低下させる工程を包含する含む請求 項4に配載の光素子の製造方法。 **6**

前配プロトン交換圏を形成する工程は、周期的に配列された複数の分極 反転層を前配基板内に形成する工程と、光導液路を該基板の接面に形成する工程 とを包含している簡求項1に記載の光漿子の製造方法。 7.

25

WO 96/38757

PCT/JP96/01472

LiNbxTa1-xO3(0≤X≤1) 基板に対してプロトン交換処理を 行う工程と、 眩基板に対して、少なくとも第1及び第2の熱処理を含む複数の熱処理を行う

アニール工程と、を包含しており、 S

眩第2のアニールの温度は、眩第1のアニールの温度よりも200℃以上低い、 光素子の製造方法。

50℃以上90℃以下の温度で行う請求項8に 前配第2のアニールは、 . თ

記載の光素子の製造方法。 10

LiNb T a 1-xOg (0≤X≤1) 基板と、販苗板内に形成された プロトン交換層と、を備えた光素子であって、 10.

使用時において散プロトン交換層の屈折率が経時的に変化しない安定プロトン

女被国から形成されている光報子。 23

前記プロトン交換層の少なくとも一部は、光導液路を構成している暗 水項10に配載の光素子。 半導体レーザム、数半導体フーザから田野されたフーザ光や受け取り、 散レーザ光を函調液に変換する光液長変換索子とを備えた光頌であって、 1.2. 20

て周期的に配列された分極反転構造とを備えており、骸光導波路及び鞍分極反転 散光液長変換素子は、該レーザ光をガイドする光導被路と、鈹光導被路に沿っ 構造は、使用時において屈折率が経時的に変化しない安定プロトン交換層から形

成されている光湖。 22

描本液を田釣する半導体ワーザム、 1 3°.

板箱本被を伝えるシングルモードレァイバーセ、

あって、周期状分極反転構造を有している光波長変換索子を備えているレーザ光 散ファイバーから出た基本液を受け取り、高調液を生成する光波長変換素子で

源 വ

前配光被長変換案子が愛闡機能を有する簡求項13に配載のレーザ光 14. 隐

前配光被是変換案子がLiNbxTa_{1-x}Og(0≤X≤1)基板に形 成されている階が頃18に記載のフーザ光順。 15.

10

ポンプ光を田虹がる半路体フーザと、

彼ポンプ光を伝えるファイバーと、

散ファイバーから出たホンプ光を受け取り、樹本液を生成する固体ワーザ結晶 15

眩基本波を受け取り、高闘波を生成する光波長変換素子であって、周期状分極 反転標油を有している光波曼安徽索子と、

や値や下いるフー
が光隘。

20

前記光波長変換索子が変闘機能を有する請求項16に配載のレーザ光 .17. 贸

前記光被長変換索子がLiNb、Ta₁-x0g(0≤X≤1) 基板に形

成されている路及頃16に記載のレーザ光源。

25

1 %.

8

前記固体レーザ結晶と前配光波長変換素子が一体化されている贈求項 19.

16 記載のフーガ光頌。

ポンプ光を出射する半導体ワーザと、 20.

ーザ結晶と、 散ホンプ光を受け取り、基本液を生成する固体ン S

 $\mathfrak{p}/\mathfrak{p}$

散基本波を伝えるシングルモードファイバーと、

散ファイバーから被基本液を受け取り、高調液を生成する光波長変換素子であ

って、周期状分極反転構造を有している光波長変換索子と、

を 偏 スト いる フー が 光 顔。

10

前記光液長変換素子が変調機能を有する贈求項20に記載のレーザ光 -2

。

レーザ光を田野する分布帰国型半導体レ 2 2

扱フー おお を 植幅する 半部体フー サレン ナイン 15

散増幅されたレーザ光を受け取り、高調液を生成する光液長変換素子であって、 周期状分極反転構造を有している光波長変換索子と、

を備えているフーザ光頌。

前配光波長変換素子が変調機能を有する請求項22に配載のレーザ光 23. 20

前記光被長変換案子がLiNb、Ta_{1-x}O₃(0≤X≤1)基板に形 24.

成されている

諸次項22に

記載のレー

が光滴。

25

前配半導体レーザが被長ロックされている請求項22に記載のフ ن 2

光崗。

フーナ光を田野中の半路体フーザム、 26.

周期状分極反転構造と光導波路とが形成されている光波長変換乗子とを備えた

フー
お
お
超
い
れ
っ
し
、

Ŋ

飲光導被略の幅および厚みが、それぞれ40mm以上であることを特徴とする フー
お
お
は
。

前配光故長変換素子が変調機能を有する請求項26に記載のレーザ光 27.

源 10

前配光液县炙換素子がLINb,Ta_{1-x}O。(0≤X≤1) 基板に形 成されている語が倒26に記載のフーザ光源。 2 8 .

町配光導液路がグレードイッド型である館水頂26に配載のレーザ光 29. 贸 15

フーサ光を放射する半導体フーザ、及び骸フーザ光に基づいて高調被 を発生する光放長変換素子を有するレーザ光頌と、 30.

散高調液の出力強度を変調する整調器と、 20

数フーザ光源から出射された数高間波の方向を変化させる偏向器と、

を備えたフーザ被面であった、

数光波長変換累子には周期状分極反転構造が形成されていることを特徴とする フーが被断。

22

哲門フーナ光原は、 ა 1

47

前配半導体レーザからのレーザ光を前配光波長変換珠子伝えるシングルモ ファイバーが備えたいる、 酷水頃30に 記載の フーザ 被置。

哲的フーナ光顔な、 . 8 2 .

世記半導体フーナな。のフーナ光を伝えるファイバーと、 S

 $\sigma_l^{*\bullet}$

散ファイバーから出たレーザ光を受け取り、基本液を生成する固体レーザ結晶 ند ند

前
即
し
ー
が
光

近
は
、
分

作

用

は

型

半

導

体

フ

ー

ザ

か

の

の

ー

ナ

光

を

増

個

す

の

半

が

は 前配半導体レーザ繋子は、分布帰還型半導体レーザであり、 レーザアンプを更に備えている請求項30に配載のレーザ光頌。 . თ 10

前配光波長変換索子には、光導波路が形成されており、 3 4·

数光導波路の幅および厚みが、それぞれ40μm以上であることを特徴とする 睛水頂30に記載のフーザ光頌。 15

怒闘かれた衆外フーナ光を放射するフーナ光節と、破骸外フーナ光の 方向を変える偏向器とを備えたレーザ装置であって、 လ အ

上に塗布された蛍光体から赤、緑または胃色の光を発生させることを特徴とする **数偏光器は数紫外レーザ光をスクリーンに照射し、それによって散スクリーン** アーが被軍。 20

**띋咒フー
おお 随
な**、 . 8 6.

半導体レーザと、 25

高調波を生成する光波县変換案子と、

散半導体フーザからのフーザ光を前配光波展歿複素子伝えるシングルモードン ァイバーを備えている、額水頃35に記載のフーザ被置。

- 世的ワーナ光原は、 37.
- 半路体フーザム、

S

散半導体フーガやののフーガ光を伝えるファイバーと、

数ファイバーから出たフーザ光を受け取り、基本液を生成する固体フーザ結晶

ú

眩基本液から百ち波を生成する光波長変換棄子と、

を備えている開水頃35に配数のレーザ光頌。 10

質的フーナ光源は、 . တ က 半導体レーザム、分布帰函型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体1 ーザアンプとを更に備えている請求項36に記載のレーザ光頌。

15

8 9. 前記フーが光源は、

フーナ光や田堂やの半路杯フーガイ、

散レーザ光をガイドする光導液路及び周期的分極反転構造が形成された光波息 変換索子を備えており、

- 数光導液路の幅および厚みが、それぞれ40 mm以上であることを特徴とする 間水風35に配載のフーザ光隙。 20
- 赤、緑及び骨色のレーザ光を発生する3つのレーザ光源と、 各レーザ光の強度を変化させる変調器と、 4 0.
- 各レーザ光の方向を変化させる偏向器と、

25

を備えた数徴であって、町配ワーサ光源が半導体ワーザにより構成されているこ

イを称致イヤるフー
が被配

哲記ワーザ光源は、 41.

半数存フーずと、

高間波を生成する光波長変換素子と、

S

散半導体フーザからのフーザ光を前配光波最変被棄子伝えるシングルキードフ アイバーを備えている、請求項40に記載のフーザ被置。

- 哲的フーザ光顔は、 4 2.
- 半時存ワーガと、

10

数半単体フーザかののフーガ光を伝えるファイバーと、

散ファイバーから出たワーザ光を受け取り、基本液を生成する固体レーザ結晶

数基本波から高調波を生成する光波長変換索子と、

- を備えている請求項40に配載のレーザ光頌。 15
- 哲的フーナ光源は、 43.

半導体レーザム、分布帰還型半導体レーザからのレーザ光を増幅する半導体フ ーザアンプとを更に備えている語が頃40に記載のフーザ光頌。

44.

20

フーザ光を出館する半導体フーザム、

哲的フーナ光原は、

散レーザ光をガイドする光導液路及び周期的分極反転構造が形成された光波長 **数換案子を備えており、** 数光導故路の幅および厚みが、それぞれ40μ田以上であることを特徴とする 請次項40に記載のフーザ光頌。 25

半導体レーザを含んだ少なくとも10以上のレーザ光源と、 ナンの半部体フーザム、 45.

財フーザ光道からの光の強度を変化させる変調器と、

スクリーンと、

S

散レーザ光源からの光の方向を変化させ、数光で散スクリーンを走査させる傷 向器人、

を偏えたフーザ被倒わむった、

散サブの半導体レーザから出た光は散スクリーンの周辺部を走査し、数サブの 半導体フーナゲの出た光の光路がおえがられた場合、铍フーナ光源がらのフーナ 光の照射を停止することを特徴とするレーが披置。

10

世門フーナ光協な、 46.

商閥液を生成する光波長歿幾衆子と、

15

前記半導体フーザからのフーザ光を前記光波县数換索子伝えるシングルモード ファイバーを備えている、精水項45に記載のレーザ装置。

世門フーナ光原は、 47.

哲配半導体レーザと、

20

破ファイバーから出たフーザ光を受け取り、基本液を生成する固体フーザ結晶 4

散基本液から高調液を生成する光波長変換素子と、

を備えている語水頃45に配数のフーザ光源。

哲問フーサ光値は、 48.

25

WO 96/38757

PCT/JP96/01472

ザからのフーザ光を増幅する半導体フーザアンプを更に備えている請求項45に 前記半導体レーザは分布帰超型半導体レーザであり、散分布帰遠型半導体レ 既戦のフーガ北道。

前的フーサ光値は、 49.

S

前記半導体フーザからのフーザ光をガイドする光導液路及び周期的分極反転機 造が形成された光波長変換索子を備えており

それぞれ40年四以上であることを結婚とする 散光導波路の幅および厚みな、 糖水頃45に貯蝕のフーガ光瀬。

10

散ワーザ光源から放射されたワーザ光の方向を変化させ、スクリーン上を散フ 半静体フーチを在ろだ少なくでも10以上のフーナ光館と ーザ光で走査する偏向器と、 5 5 0

か幅スパフーが被倒らむった、

眩レーザの一部を受光すると信号を発生する2つ以上のディテクターを更に備 れており、 **畝偏向器が散レーザ光で散スクリーンを走査する間に、散ディテクターが一定** 時間内に佰号が発生しない場合、散レーザ光源からのレーザ光の発生を停止する ことを特徴とするフーが披置。

20

質的フーナ光質は、 ສ <u>1</u>

高間波を生成する光波長変換案子と、

前記半導体レーザからのレーザ光を前記光波長変換素子伝えるシングルモード ァイバーを備えている、 請水項50に 記載の レーザ装置。 7

25

哲問ワーザ光源は、 8 КD

25

WO 96/38757

PCT/JP96/01472

前配半導体レーザと、

散半海体フーナやののフーナ光を伝えるファイバーイン

一步結晶 **散ファイバーから出たフーザ光を受け取り、 基本波を生成する固体フ**

λí

R)

故基本液から高調液を生成する光波長変換案子と、 を備えている額水頃50に配敷のレーザ光頌。

哲問フーが光脳は、 . ശ വ

前配半路体フーガは分布船函型半路体フーガわめり、散分布船函型半路体フー 的観のフー が制

2

哲的フーナ光磁は、 54. 前記半導体ワーザからのフーサ光をガイドする光導波路及び周期的分極反転標

15

取光導被略の値および厚みが、それぞれ40mm以上であることを特徴とする 治が形成された光波長蛟線森子を備えており、 館水風50に配敷のフーガ光隙。

半部体フーナを合んだ少なくとも10以上のフーザ光隠と、 ວ ວ

各レーザ光の強度を変化させる数闘器と、

20

各レーザ光の方向を致化させる偏向器と、

トを値え、

2方向よりスクリ ーンを照射することを特徴とするソーザ複配。

23

世的フーナ光度な、

5 5

53

高調液を生成する光波長乾換紫子と、

前配半導体フーザからのフーザ光を前配光波長数数乗子伝えるシングルト ファイバーを偏えている、頭水倒55に記載のフーガ磁配。

哲問ワーが光源は、 5 7 Ę

前記半導体ソーザと、

数半導体フーギを心のフーザ光を伝えるファイバーと、

数ファイバーから出たワーザ光を受け取り、基本液を生成する固体フ

Ý

散基本波から高調波を生成する光波長変換紫子と、

10

哲問フーが光顔は、 ည အ

前配半部体レーザは分布帰園型半導体レーザであり、散分布帰園型半導体レ

ザからのフーザ光を増幅する半導体レーザアンプを更に備えている器水項55に 記載のフー が制 15

門門フーナ光禄は、 ຄ ອ

前配半導体フーザからのフーザ光をガイドする光導液路及び周期的分極反転構

造が形成された光波長変換案子を備えており、 20

数光導液路の幅および厚みが、それぞれ40 m以上であることを特徴とする 離校頃55に貯蔵のフーが光頌。 2 しのフーザ光源により 2 しの光路 を形成し、 やし やれ かれの フーザ 6 0.

光源が別々の変闘を受けている臂求項55記載のレーザ装置。 23

WO 96/38757

PCT/JP96/01472

前配2つの光路が時間的に切り替わる腎水項55配載のレーザ装置。 9

半9年フーザや台んだ少なくとも1つ以上のフーザ光館と、 62.

数フーザ光顔から出たフーザ光を平行ドームにする第1の光学除と、

散平行ビームを空間変調する液晶セルと、

S

散液晶セルから出た光をスクリーンに照射する第2の光学系と、

か幅ペパフーが被配。

哲問フー
お紹は、 . გ

両間彼を生成する光波長変換案子と、

10

旬配半部体フーザからのフーザ光や前配光波最変換解子伝えるシングルキード

ファイバーを備えている、間水項62に記載のフーザ装置。

哲的フーサ光度は、 64.

哲的半導体レーザと、 1

蚊半砕体フーザやののフーザ光を伝えるファイバーと、

取ファイバーから出たフーザ光を受け取り、基本液を生成する固体ソーザ結晶

ند

散基本液から高調液を生成する光波長変換索子と、

を備えている路水風62に配数のフーザ光隙。 20

哲問フーナ光顔は、 6 5

前記半導体レーザは分布帰還型半導体レーザであり、散分布帰還型半導体レー ザからのレーザ光を増幅する半導体レーザアンプを更に備えている臂水項62に

的数のフーナ光値。 25

哲問レーザ光源は、 66. 前記半導体レーザからのレーザ光をガイドする光導液路及び周期的分極反転構 治が形成された光波長変換策子を備えており、 数光導被略の幅および厚みが、それぞれ40mm以上であることを特徴とする

精水項62に配載のレーザ光源。 S

サ前記プの半導体レーザが赤外半導体レーザである請求項45 記載の 67.

前配光波長変換索子の位相整合液長をずらすことでレーザ光照射を止 める語水項45記載のフーザ裝置。 . 8 10

レーザ光を生成するレーザ光頌と、基本液を高調液に変換する光波長 変換案子と、眩光液長変換案子を内蔵した光ピックアップと、眩光ピックアップ 6 9 6

取フーナ光頌から放射された数フーナ光は、光ファイバを介して、散光ピック を移動させるアクチュエータとを備えた光ディスク装置であって、

15

アップに入射される光ディスク装置。

ーザを含む請求項69に配載の光ディスク装置。 70.

20

前即フーガ光源は、前的半路体フーザから田郎かれたフーガ光をポン 臂求項70 プ光として前記基本液を生成する固体レーザ結晶を更に備えている、 に記載の光ディスク装置。

前配固体レーザ結晶は、前配光ピックアップの外部に配置され、数固 7 2.

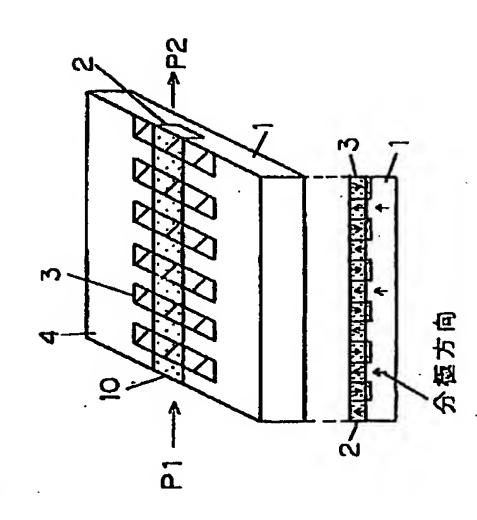
体レーザ媒体によって生成された基本液が、前配光ファイバを介して前配光波長 変換衆子に入射される請求項71に配載の光ディスク装置。 前配固体レーザ結晶は、前配光パックアップの内部に配置され、散半 **砂体レーヂから田蛤された何的ワーチ光が、哲町光ファイバを介した数固体ワー** ザに入射される請求項71に配載の光ディスク装置。 7 39.

S

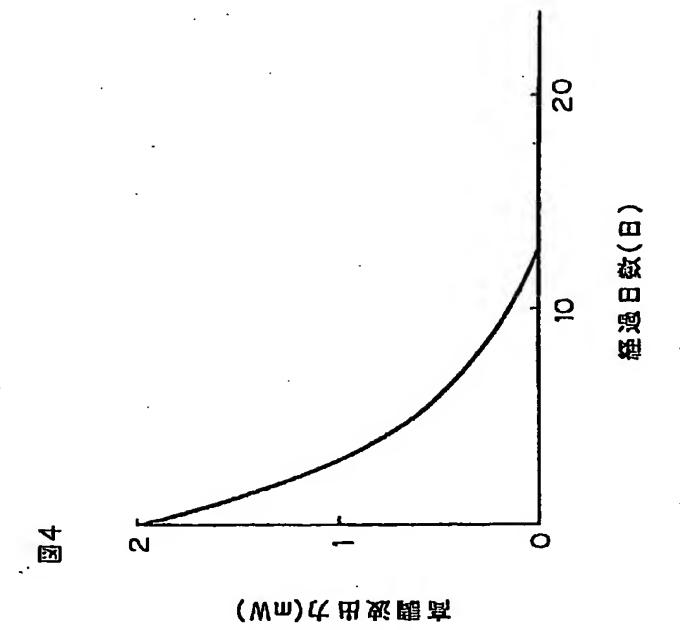
74. 助作時に、前配半導体レーザに対して商周波が重畳される、請水項3 0 に 的 戦の フーナ 光 協。

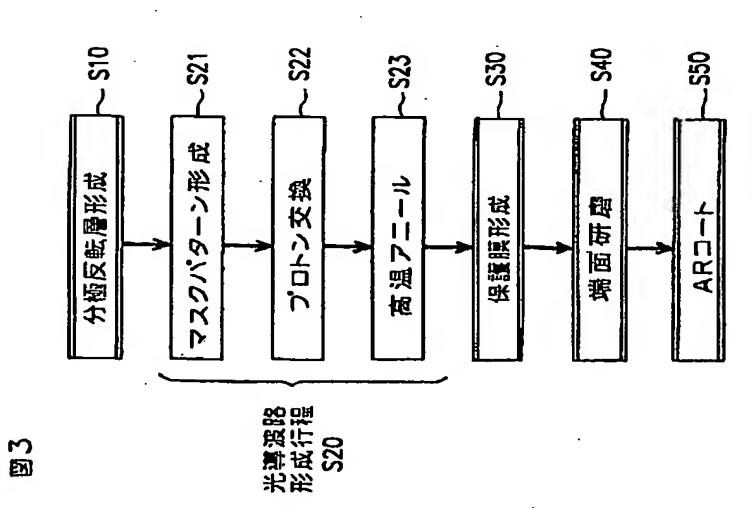
助作時に、前記半導体レーザに対して南周波が重畳される、開水項4 0 に 配数の フーナ光 値。 75.

2

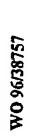


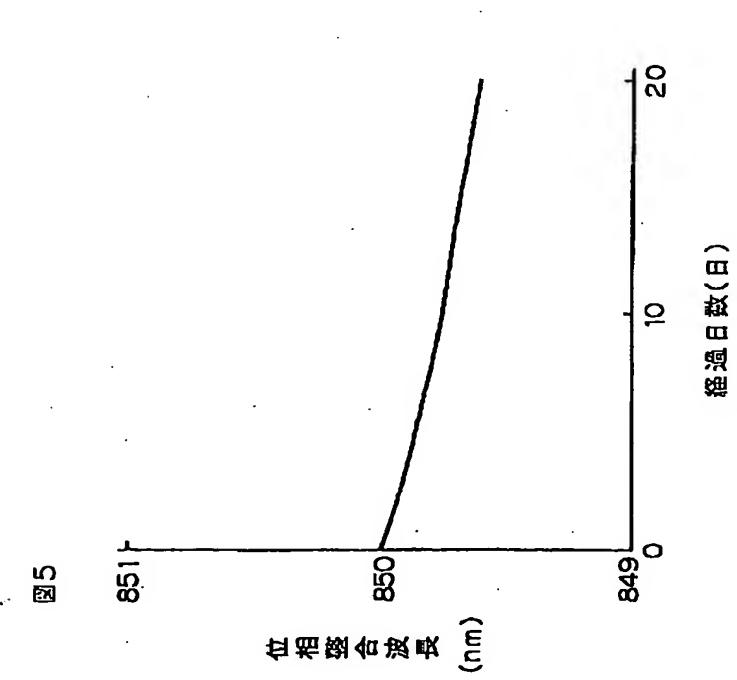






PCT/JP96/01472





2.1839

张牧庙护。

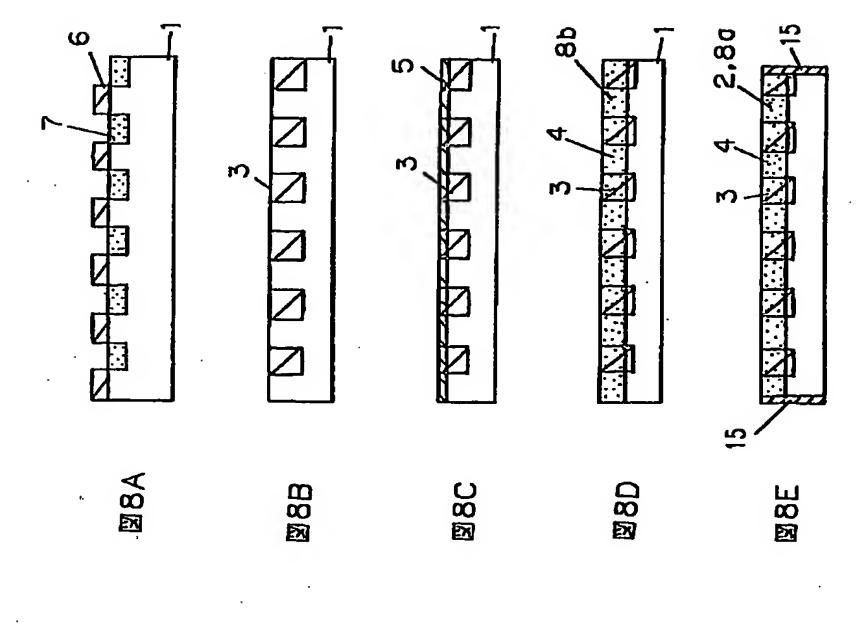
2.1840

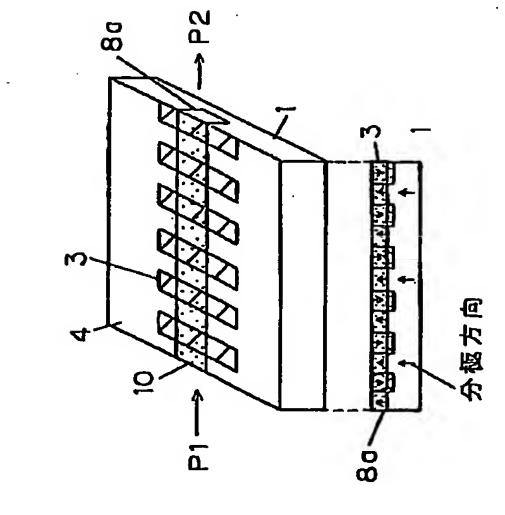
. ⊠ ⊙

衛過日数(日)

0

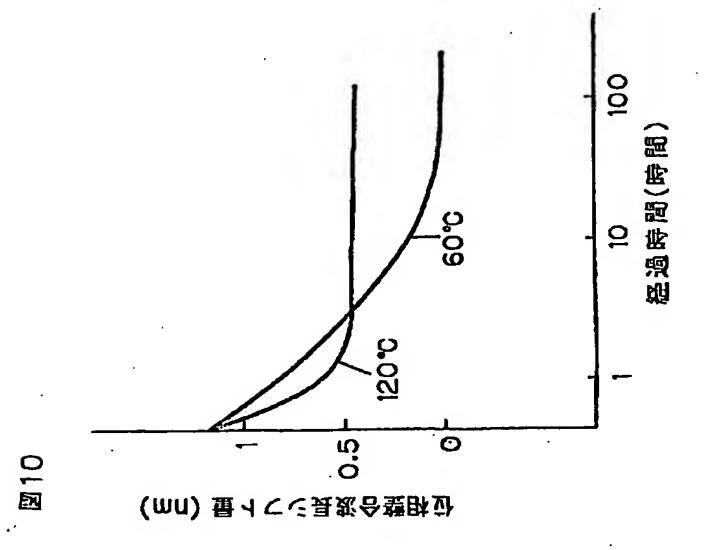
2.1838





M



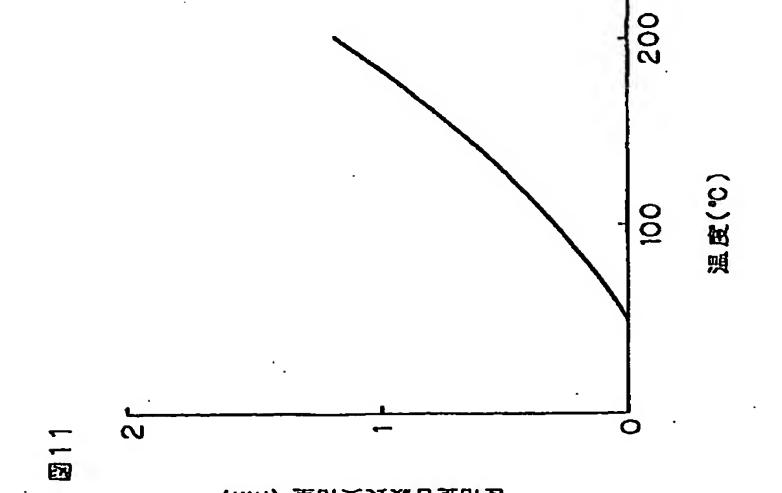


到

. \$60 ~S30. - S40 **S50** ~S10 -S22 ~ S23 -521 レスクパターン形成 分極反転層形成 毎温アニール. 福油アニース プロンダ数 保護膜形成 据回年题 ARI

WO 96/38757





(mn) 量小変易或合強肝砂



PCT/JP96/01472

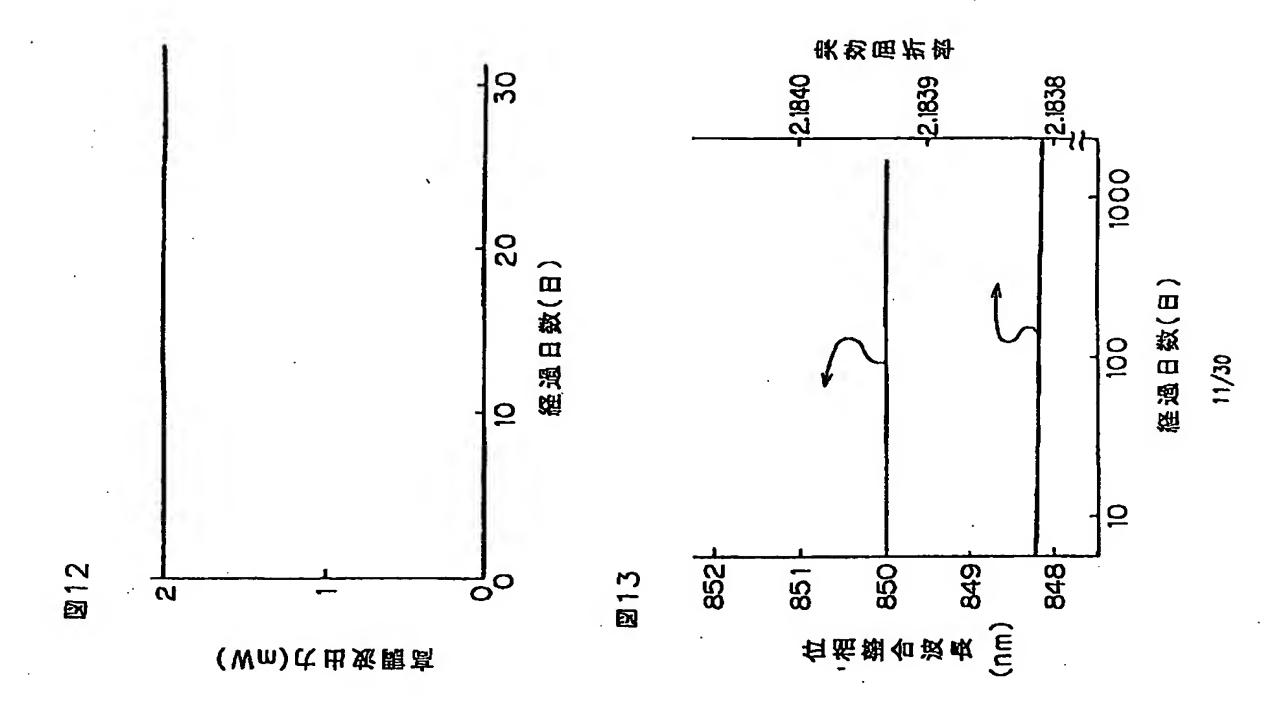
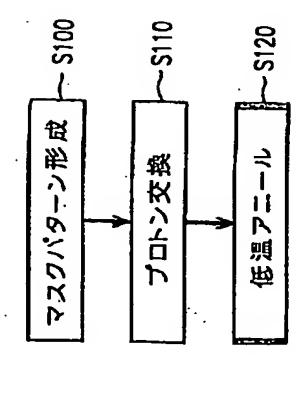


図14



~ \$210

プリンダ数

光導該路形成右右

レスクパターン形成

國 16 ~S220

和ゴアニール

電極形成

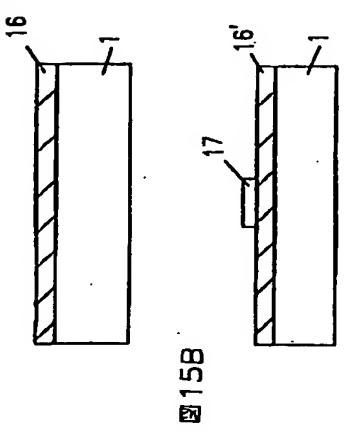
-S240

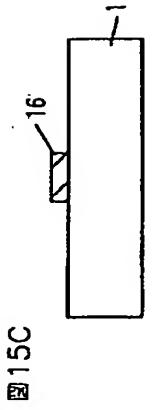
布읣人

端面研磨

ARD

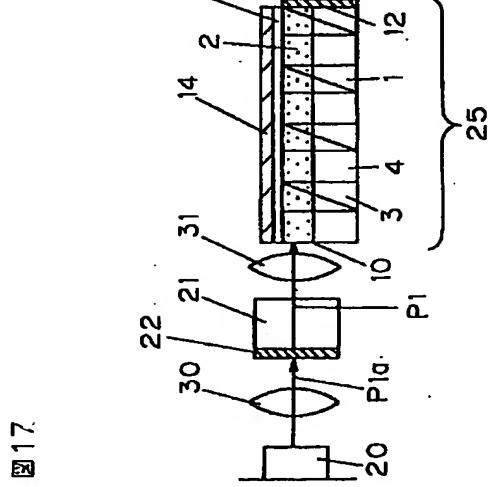
図15A





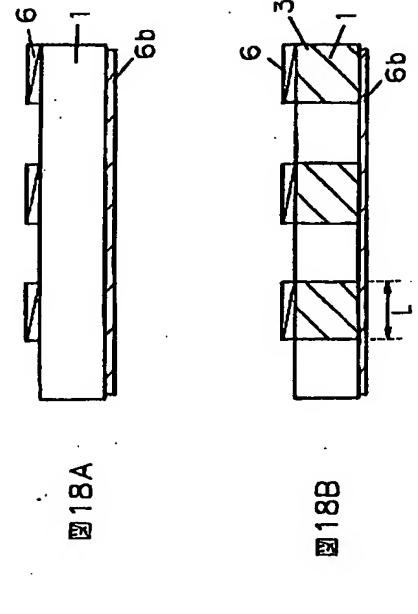
12/30

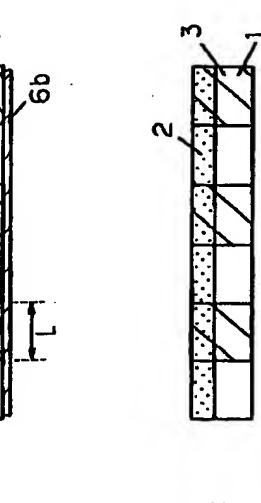
11

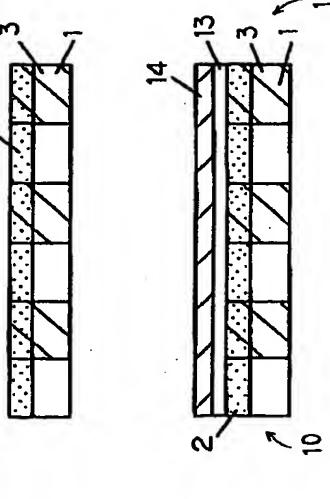


32

23







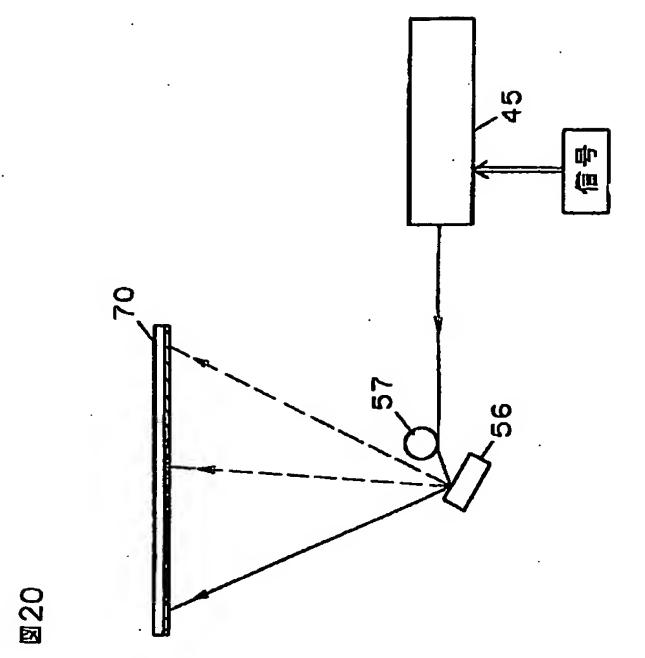
₩ 18D

图 0 0

Ŋ

4



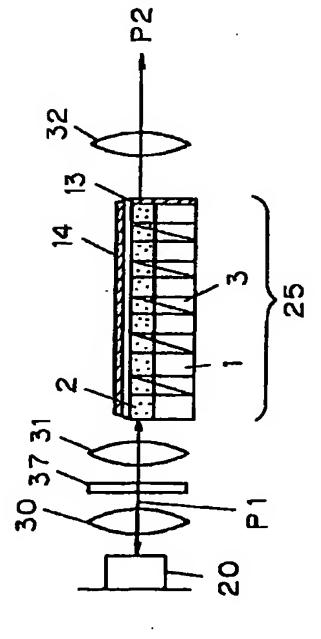


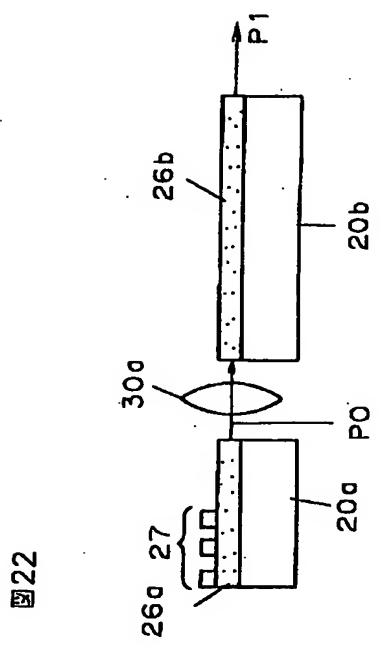
25 50 75 100 光導波路厚み(μm)

W

(W) -C// 翻展光插

N







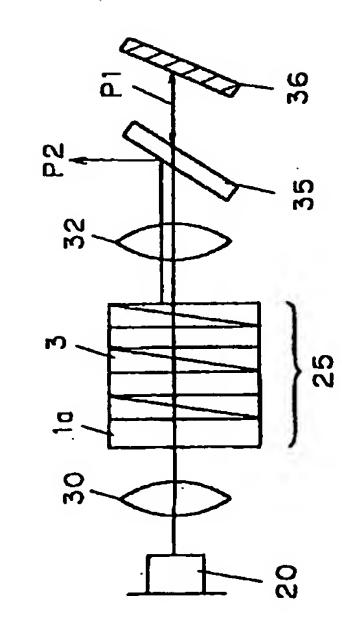


图23

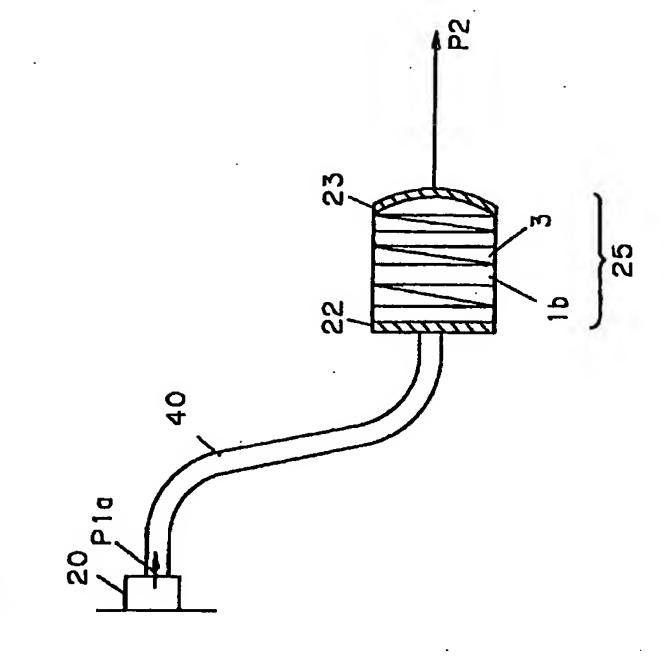
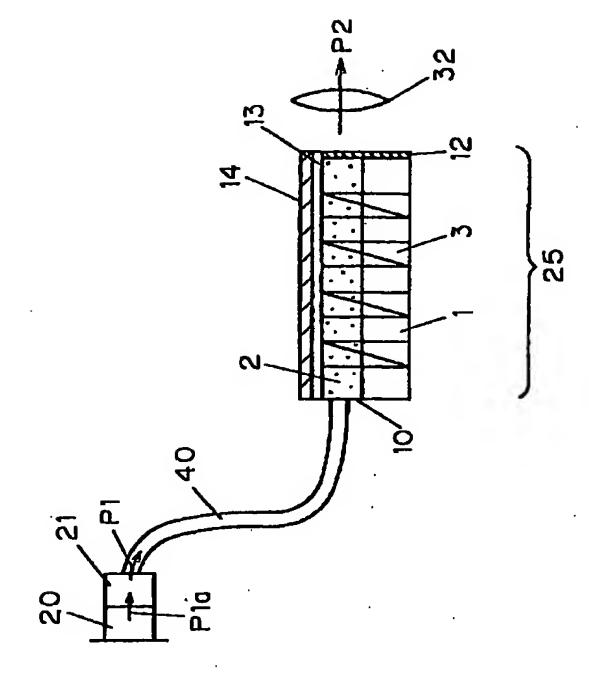
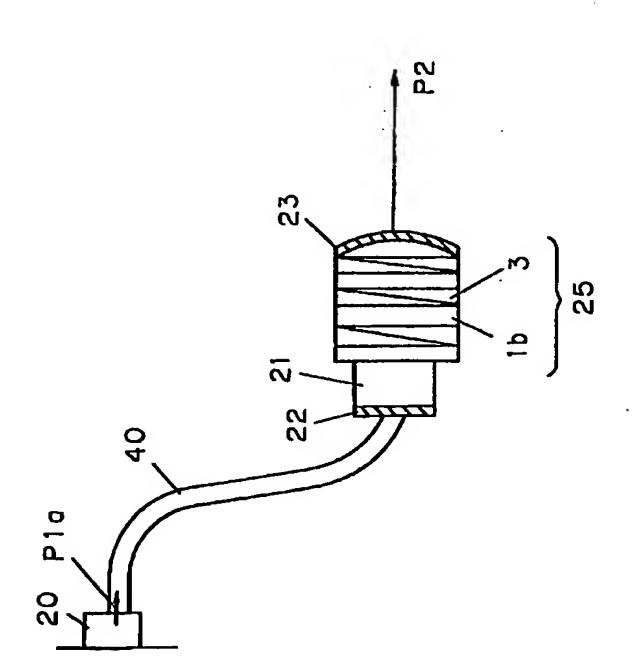


图25

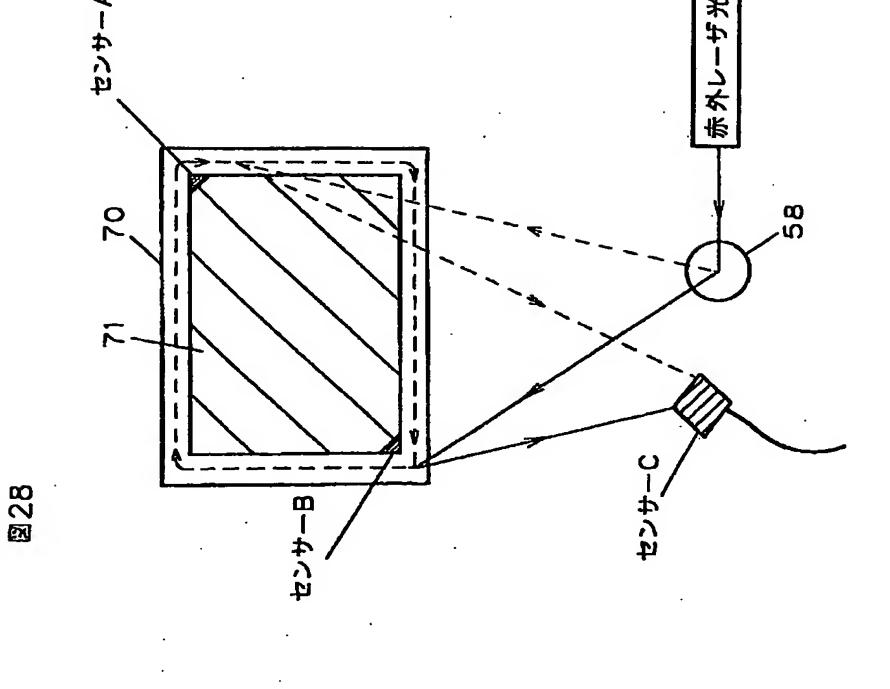




23/30

46

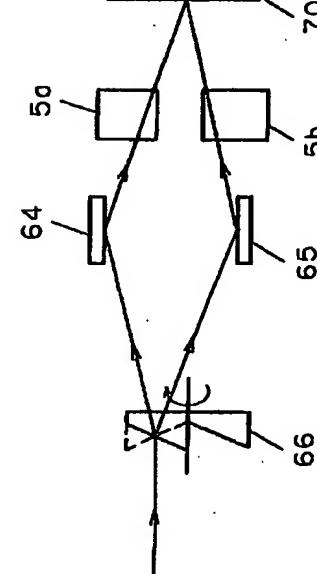
図27



56

センサーA

センサー田



コーチベヰ

栎

フーガ光派見渡

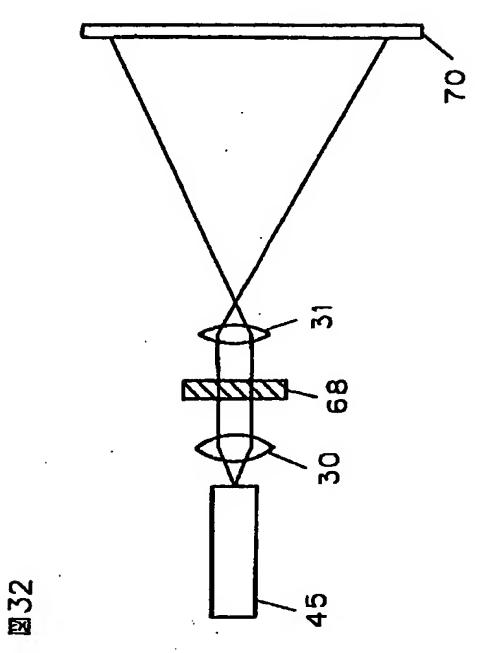
釣笛回路

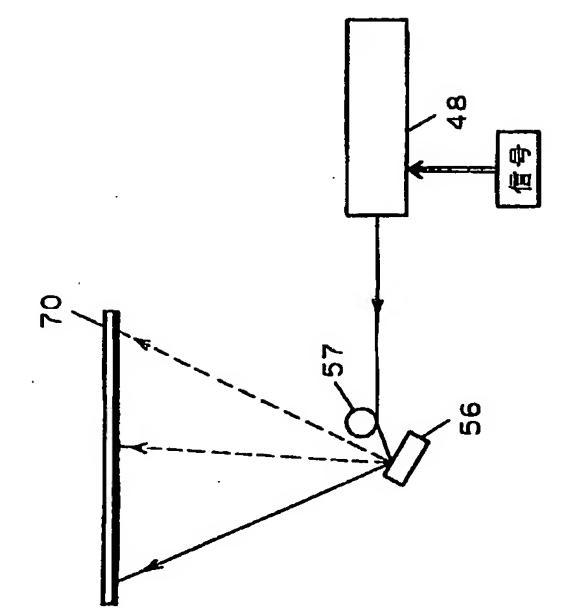
WO 96/38757

PCT/JP96/01472

WO 96/38757

図31





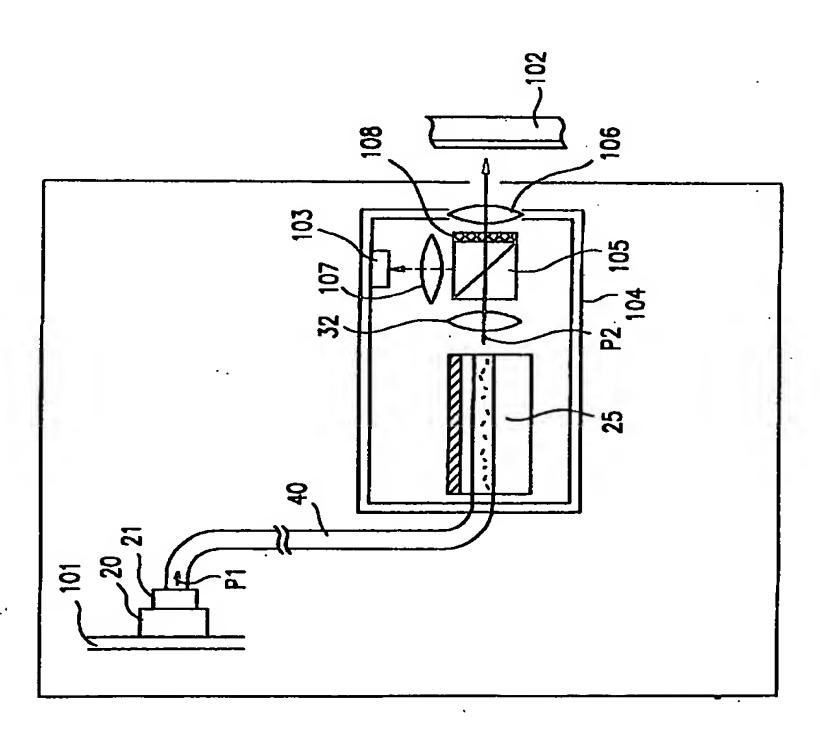
WO 96/38757 PCT/JP96/01472

\$

International application No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

図33



14, 16-19, 20, 21, 22-25, 30-33, 35-38, document of particular relevance; the chalmed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art 9 later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underfying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone Relevant to claim No. 12 29 G02F1/13 5 12 96) 15 PCT/JP96/01472 4, Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho
Toroku Jitsuyo Shinan Koho
Toroku Jitsuyo Shinan Koho
Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1, 4, 2, 3, 8-12 1 1 1 26 Н 13 10 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) Date of mailing of the international search report document member of the same patent family Minimum documentation searched (dessification system followed by classification symbols)

Int. C1⁶ G02F1/37, G02F1/03-G02F1/05, 505, G02B6/12,
G02F1/13, 505, G11B7/135, H04N5/74, H04N9/31 A (The Board of Trustees of Leland ço: 1996 Co., See patent family annex. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages JP, 6-265956, A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), September 22, 1994 (22. 09. 94), Paragraph 27; Fig. 8 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC JP, 3-191332, A (Matsushita Electric Ind. Ltd.), JP, 6-273814, A (Matsushita Electric Ind. Ltd.), 8 JP, 4-507299, A 111. Stanford Jr. Univ.),
December 17, 1992 (17. 12. 92),
Fig. 1 & WO, 90/9094, Al & US, 5036220,
& EP, 478548, Al Authorized officer Telephone No. 94) × JP, 5-107421, A (Fujitsu Ltd.) April 30, 1993 (30. 04. 93), Paragraphs 41, 43 91) . 60 document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means earlier document but published on or after the international filling date Further documents are listed in the continuation of Box C. C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT (21. 08. (96) (30. Date of the actual completion of the international search CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 10. 1994 Japanese Patent Office October 1, 1996 (01. August 21, 1991 Special categories of cited documents: September 30, Name and mailing address of the ISA/ FIELDS SEARCHED Facsimile No. Category* Þ ¥ $\bowtie \bowtie$ \bowtie XK þ × Į. Ħ ä

fø

ŧ 🗎

4, 4

0/30

Form PCT/ISA/210 (second sbeet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

INTERN	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	International application No.
		PCT/JP96/01472
C (Continuation). DOCUMENTS	CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Citation of document,	with indication, where appropriate, of the relevant passages	ssages Relevant to claim No.
Fig. 1 & US, 5.	5303247, A	68, 74 . 26–29
JP, 62-274788, November 28, 19 Figs. 1, 3 & US & DE, 4715600,	', A (Spectra-Physics, Inc.), 1987 (28. 11. 87), US, 4665529, A & GB, 2190784,	16-19, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 46, 47, 51, 52, 56, 57, 63, 64, 73
JP, 6-350168, 1 December 22, 19 Paragraph 5; F:	. A (Hitachi Metals, Ltd.), 1994 (22. 12. 94), Fig. 7	19
JP, 4-18823, U February 17, 19 Fig. 1	U (Asahi Glass Co., Ltd.), 1992 (17. 02. 92),	20, 21 69 - 73
994	A (Fujitsu Ltd.), (27. 05. 94),	22-25, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 65
JP, 2-199975, A August 8, 1990 Fig. 1	(Sony Corp.), (08. 08. 90),	30-33
		34, 39
JP, 4-45478, A February 14, 199 Page 3, lower le	A (Ibiden Co., Ltd.), 1992 (14. 02. 92), left column, lines 6 to 9;	Fig. 1 40-43, 75
JP, 2-221995, A September 4, 199	(Sony Corp.),	45-48, 68 50-53 49, 54
JP, 61-22518, B (May 31, 1986 (31. Column 6, lines 9	(Sony Corp.), 1. 05. 86), 9 to 14	45-48, 68 50-53 49, 54
JP, 3-38984, A February 20, 19 & US, 5107363,	A (Pioneer Electronic Corp.) 1991 (20. 02. 91) 3, A	, 55 – 58 60, 61
JP, 7-23329, U April 25, 1995 Fig. 1	(Mitsubishi Electric Corp. (25. 04. 95),	60, 61 62 - 65 66
•	(Matsush	Co., 72
Paragraphs 9 to	12; Fig. 1	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

ORT
REP(
RCH
SEA
ONA
NATI
TER
Ä

PCT/JP96/01472

International application No.

C (Continuation).	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	1 :7	Relevant to claim No.
Ħ	JP, 4-100088, A (Sony Corp.), April 2, 1992 (02. 04. 92), Page 1, right column, lines 6 to 9	74, 75
≯	JP, 5-173094, A (Sony Corp.), July 13, 1993 (13. 07. 93), Paragraph 2	74, 75
≻	JP, 4-315120, A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), November 6, 1992 (06. 11. 92), Paragraphs 3 to 5	74, 75

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

の日の後に公表された文献 に」国際出面日又は優先日後に公表された文献であって て出面と矛盾するものではなく、発明の原理文は理 論の理解のために引用するもの に」時に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの よ」待に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの よって進歩性がないと考えられるもの よって進歩性がないと考えられるもの 請求の範囲の番号 11 6, വ 4, 5, 関連する 20 4 S ~ 1 2 9 2 1, 4, 2, 3, 18 8-12 4 က リーに関する別紙を参照。 -6 7 9 2 K 08.10.9 0 力被 2 9 配为 6 --1 Д, 0 (権限のある職員) വവ その関連する箇所の表示 , -1 H 00 t \circ വവ $\boldsymbol{\vdash}$ P. ∞ 111 ကကက S 国際関連報告の発送日 パテントファ **ータペースの名称、調査に使用した用語)** 中 0 ന 国際出願番 (国際や許分類 (IPC)) G02F1/37, G02F1/03-G02F1/ G02B6/12, G02F1/13-G02F1/ G11B7/135, H04N5/74, H04N9 1 7.4.7.4株式会社)19.4) ŝ 0 特許庁審査官 田 (松下虹器産業株式会社) 1.8.1991) 配話番号 Ţ \vec{x} સ્ 及び一部の箇所が関連するときは、 7 (富士通株式会社) 0.4.1993) |土写真フ. | 9. 19| 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す) ロ頭による開示、使用、風示等に官及する文献 国際出題目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出題 もの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公扱されたも 一般的技術水準を示す $\begin{array}{c} 1926 - 1996 \\ 1971 - 1996 \\ 1994 - 1996 \end{array}$ 最小服資料以外の資料で関査を行った分野に含まれるもの (IPC) . ed A (数 (21. 0 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 4 S Α Θ JP, 5-107421, 30.4月, 1993(第41, 43段落 国際関立機関の名称及びあて先 日本国物昨庁(ISA/JP) 郵便番号100 東京都千代田区園が関三丁目4番3 6-265956, 2.9月,1994(27段落および図8 C相の統合にも文献が列挙されている。 32, 91 P က 1 国欧阿亚報告 ကတ 国際間至で使用した粒子ゲータベース * 引用文献のカテゴリー 「A」 伸に関連のある文献ではなく、 ---[14 日本国英用新索公報 日本国公開英用新案公報 日本国登録英用新案公報 6 と邸められる文献 2 日月 引用文献名 0 1 00 9 ന 6 B. 関連を行った分野 関査を行った最小限資料 第22で2. 01.10. P N 国際関連を充丁した日 _ -ပ Int. Int. 10 n.t. n t C. 関連する 引用文献の カテゴリー* \blacksquare K ×Þ B Ĺ ď

模式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1992年7月)

			F'					•		-				
-	0 1 4 7	関連する 前水の範囲の毎号	13, 15 14	14, 16-19 20, 21, 22-25 30-33, 35-38, 74 68 26-29,	16-19 31, 32, 36 37, 41, 42 46, 47, 51 52, 56, 57 63, 64, 73	19	20, 21 69-73	22-25, 33 38, 43, 48 53, 58, 65	0 1 - 3 3	34, 39 40-43, 75 44	45-48, 68 49, 54 45-48, 68 50-53 50-54	55-58	60, 61 62-65 66	7.2
国際出際組み マクナノ100	DIC /IOI CENERAL	は、その関連する箇所の表示	トラスティーズ オブ ザ リー'イ), 、図1&WO, 90/9094, 48, A1	社), 1&US, 5303247, A	ジックス・インコーボレイテッド7), 90784, A&DE, 3715	22. 12A. 1994 (22	. 2.Я. 1992 (17. 2.	7. 5月. 1994 (27. 5	. 8月. 1990 (8. 8. 1	4. 2A. 1992 (14. 2	. 9A. 1990 (4. 9. 1 1. 5A. 1986 (31. 5	20.2月.1991(20.	5. 4月. 1995 (25. 4), 21. 10A. 1992 (
国際調査報告	関連すると認められる文献	用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	JP, 4-507299, A (ザ ボード オプ トランド スタンフォード ジュニア ユニパーシティ17. 12月. 1992 (17. 12. 1992), A1&US, 5036220, A&EP, 47854	JP, 6-273814, A (松下電器匯業株式会社30.9月.1994 (30.9.1994), 図1	JP, 62-274788, A (スペクトラーフィジ), 28. 11月. 1987 (28. 11. 1987 図1, 3&US, 4665529, A&GB, 21960, A1&FR, 2598863, A1	JP, 6-350168, A (日立金属株式会社), . 12. 1994), 第5段落及び第7図	JP, 4-18823, U (旭硝子株式会社), 171992), 第1図	JP, 6-148444, A (由土通株式会社), 2. 1994), 図1	JP, 2-199975, A (ソニー株式会社), 8 990), 第1図	JP, 4-45478, A (イビデン株式会社), 1.1992), 第3頁左下欄第6-9行目及び第1図	JP, 2-221995, A (ソニー株式会社), 4990) JP, 61-22518, B (ソニー株式会社), 3 1986), 第6檔第9-14行目	JP, 3-38984, A (パイオニア株式会社), 2. 1991), &US, 5107363, A	JP, 7-23329, U (三洋電機株式会社), 2. 1995), 図1	JP, 4-296731, A (松下電器産業株式会社) 21. 10. 1992), 第9~12段落、第1図
	C (続き).	引用文献の カテゴリー*	××	≻	≻	>	≯	>	> <	≮ ຸ>> ⋖	> 4> 4	≯	≯	₩

模式PCT/ISA/210 (あ2ページの殻を) (1992年7月)

_		 -			<u></u>	 						
2		7 5	7 5	7 5								
47.		74,	74,	74,								
0.1			(4				·					
9.6 / 0												
٦ <u>۲</u>		4	က	2								:
CT/		(2.	3 (1	199								
Д		9 2	6 6	1 A.								
国際出願番号		ь В	A. 1	H								
以以		4 A.	3.7A	. 6.					•		•	
	-	. 2	÷	会社								
		(1)		茶料								•
		雅式 3	二一株式会社)	器商务								
		(ソニー株式会社) - 9 行目	1	(松下電器產業株式会社) - 5 段落						•		
		A () 6 – 9	A .>									
₩a		100088, A 第1頁右補第6-	9.4. 段辞	5120, A 92), 第3-								
因際調査報告		0081五年	308	512 92)			•					
田聚		-10 海	-17	- 3 1 1 9								
		JP, 4-1(1992),	JP, 5-173094, 7. 1993), 第2段落	, H H - 11.								
		1 P	J P	J P.				•				Ī
	40											
	田棚の舵き	>	>	>								
	野日									 		